공개목허 제2001-23642호(2001.03.26) 1부.

[첨부그림 1]

.每2001-0023642

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(61) Int. Cl. ⁷	(11) 공개번호 목2001-0023642
HOSS 33/00	(49) 공개일자 2001년09월26일
(21) 출원번호	10-2000-7002293
(22) 출원일자	2000년 03월 03일
변역문제출일자	5000년 03월 03월
(86) 국제출원법호	PCT/JP1939/03389 (87) 국제공개번호 WD 2000/05328
(86) 국제출원출원일자	1999년 06월 25일 (87) 국제공개일자 2000년 02월 03일
(81) 지정국 :	B 유럽투허 : 요스트리아 벨기메 , 스윈스 리잉텍슈타민 , 사이프러스 독
÷	일 덴마크 스페인 핀란드 프랑스 영국 그라스 마일랜드 미탈리아 목세부르크 모나코 데딩란드 포르투짧 스웨덴
<u>:</u>	
	국내 등하 : 대한민국
(30) 우선권주장	10-222272 1998년(JP)
(71) 출원인	티디케이 가부시기가이사, 사토 히로시
	일본 도쿄도 추오구 나쁜바시 1호에 13한 1고
(72) 말림자	아라이아지오
	일본,도쿄103-6272,추오구,니혼바시1-초메,13-1,티디케이코대레이션내
	고보리이사무
	일본,도교103-6272,추오구,니본바시1-초메,13-1,티디케이코퍼레이션내
•	미쓰하시에쓰오
(74) 대리일	일본,도쿄103-627,추오구,니존바사I-초메,13-1,티디케이코퍼레이션내 왕이남, 박형준
성사원구 : 일본	

(54) 요기지계반장소지

- O4

는 발명의 유기묘소자는, 유기재료와 무기재료가 갖는 장점을 함께 갖고, 장수명이며, 호름이 개선되며, 동작전안이 낮고, 심음적가치가 큰 유기면소자품 제공하는 것을 목적으로 하고, 이를 달성하기 위해 기판(1) 상에 혼주입건국(2)과 전자주입건국(3)을 가지며, 이름의 전국사이에 적어도 밝장가능에 관여하는 유기출(5)을 갖는 유기면소자로서, 상기 전자주입건국(3)과 유기출(5)의 사이에는 주성분으로서 전자 본 유기출(5)의 상이에는 유기출(4)을 갖는 구성으로 하였다.

ORS

<u> 5</u>1

8 N N

ガヂギの

본 발명은 유기전게발광소자(이하 "유기민소자"라고 한다)에 관한 것으로, 구체적으로는 유기화합물의 박막에 전계문 인가하여 광활 방송하는 소지에 이용되는 무기/유기 정확구조에 판한 것이다.

细密对鱼

일반적으로 유기민소자는, 유리기판 상에 110등의 부경전국을 형성하고, 그 위에 유기아민계의 흡수송황, 전자도전성을 나타내며, 또한 강한 말광읍 나타내는 예를 들어 시여했죠 된 유기방광충을 적충하고, 개다 가 MeAp 등의 일합수가 작은 전국을 형성한 구조의 기본소자본 하고 있다.

지속까서 보고된 소자구조로서는, 종주인건국 및 전극주인전극의 사이에 1층 또는 목수층의 유기화합물층 이 끼워진 구조로 되어 있으며, 유기화합물로서는, 2층구조 혹은 3용구조가 있다.

2층구조의 예로서는, 혹주입전국과 전자주입전국의 사이에 농수송송과 발괄층이 형성된 구조, 또는 용축업전국과 전자주입전국의 사이에 발광용과 전자수송층이 형성된 구조가 있다. 3층구조의 예로서는, 홍주 입전국과 전자주입전국의 사이에 발광용과 전자수송층이 형성된 구조가 있다. 또한 답지 모든 역업국과 전자주입전국의 사이에 활수송층과 광광층과 전자수송층이 형성된 구조가 있다. 또한 답지 모든 역업층 갖게 한 답응구조도 고본자와 혼합제로 보고되고 있다.

10-1

[첨부그림 2]

\$ 2001-0023542

도 3 및 도 4에 유기티소자의 대표적인 구조를 나타낸다.

도 3에서는 기관(11) 상에 마련된 공주합한국(12)과 전자주입전국(13)의 사이에 유기화합물인 용수송축(14)과 발광촌(15)이 현성되어 있다. 이 경우, 남광룡(15)은 전자수송축의 기능도 LIERH고 있

도 4에서는 기관(11) 상에 마련된 포주인전국(12)과 전자주업전국(13)의 사미에 유기화합품인 용수송출(14)과 발광충(15)과 전자수송충(16)미 엉엉되어 있다.

이뜰 유기티스자에서는, 공통적으로 신폐성이 문제가 되고 있다. 즉, 유기티소자는, 원리적으로 표주입전 극과, 전자주인진국을 가지며, 이탈 진국간으로부터 효율적으로 용. 전자를 주입수송하기 위한 유기점을 땅으로 한다. 그러나 이름의 재료는 제조시에 손상을 입기 입고, 전국과의 전화성에도 문제가 있다. 또한 유기박막의 영화도 LEO, LD에 비하면 현저하게 크다는 문제를 가지고 있다.

또한, 유기재료는 비교적 고기안 것이 많고, 지비용의 유기민소자 응용제공을 제공하기 때문에, 그 앞부 의 구성약을 제가의 무기재료로 처환하는 것의 장점은 크다.

또한, 지금까지 미상으로 발광호광을 개선하고, 치구등 전압으로 보다 소비전류가 적은 소재의 개발이 요 망되고 있다.

이와 같은 문제품 해결하기 위해, 유기재료와 무기반도체재료의 각각의 장점을 이용하는 방법이 생각되고 있다. 즉, 무기용수송용을 무기 p형반도체에 지판한 유기/무기 반도체접합이다. 이와 같은 검토는, 일본 국특허 제2636341호, 목개평 2-139833호공보, 독개평 2-207468호공보, 독개평 6-119973호광보에서 검토되 어 있지만, 발광목성과 기본소자의 신뢰성에서 소자 존래의 유기단을 동가하는 특성을 얻는 것이 불가능

본 단영의 목적은 유기재료와 무기재료가 갖는 장점을 같이 가지며, 수영이 길고 호흡이 개선되며 동작전입이 낮은 저비용의 유기티소자를 제공하는 것이다.

BRU SAE MA

이와 같은 목적은, 하기 (1)~(9) 중의 여도 구성에 의해 달성된다.

(1) 기판 상에 온주입건국과 전자주입건국을 가지며, 이품의 전국 사이에 적어도 말라기능에 판여하는 유 기송을 갖는 유기민소자로서,

상기 전자주입전국과 유기들의 사이에는 주업분으로서 전자천화력 3eV 이하의 산화물론 합유하고, 여기에 안정성보다 청가되다 있는 무기검면성 전자주입습을 갖는 유기민소자.

(2) 상기 무기절면성 전자주압총은, 안전성분으로서 산화개로마늄(BeQ) 및/또는 산화성리본(SIQ)축 학 유하는 상기 (1)의 유기티소자.

(3) 상기 안정성분으로서의 산화개르마늄(GeO.) 및/또는 산화샆리콘(SIO.)은 상기 주성분에 대하여 6eO. 및/또한 SIO 환산으로 50m5/k 미하 합유하는 상기 (1) 또는 (2)의 유기민소자.

및/또한 SID 완전으로 pumpia pip 로파이는 모두 자기를 다 사이). 산화활종(Ko), 산화쿠비용(Rb.0), (4) 살기 주성분으로서, 산화리종(Li.G.), 산화나트롱(No.0). 산화활종(Ko), 산화라비용(Rb.0), (5) 살기 주성분으로서, 산화리종(Li.G.), 산화나트롱(No.0). 산화함종(Ko), 산화리트종(Yo.G.), 산화세승(Ce_0), 산화민승(Ca0), 이 산화씨드론룹(Sr0), 산화내종(Ba0), 산화미트경(Y₂C₂), 산화세스등(HC₂), 산화민금(Th₂C₂) 및 산화辰동(Th₂C₂) 증의 1중 또는 2중 이상출 합유하는 상기 (1)~(3)공의 어느 유기민소자 (1)~(3)경의 어느 유기되소자.

(5) 기관상에, 적어도 전자주입건국과, 무기없면성전자주입중과, 발광충과, 홀주입건국이 순차 적호되어 있는 상기 (1)~(4)중의 머느 유기단소자,

(6) 상기 무기접면성 전자주입층은, 유기층층에 산소가 많고, 전자주입전극층에 산소가 찍은 구조를 갖는 상기 (1)~(5)층의 머느 유기탄소자.

(7) 기관상에, 적어도 혼주민진국과, 유기용과, 무기점연성 전자주입용과, 전자주입전국이 순차 적충되대 있는 상기 (6)의 유기민소자

(6) 전자주입전국과 유기용의 사이에 주성분으로서 전자진화력 Set Di하라 산화중을 할유하고, 여기에 안 정성분이 성기되어 있는 무기점면성 전자주입축을 성막할 때,

산소를 가하지 않고 전체의 탁투패의 1/6~4/6를 설막한 후, 요를 1~93전도 참가하며 나대지부분을 성막 하는 유기티소자의 제조방법.

(9) 상기 (6) 또는 (7)의 유기표소자를 얻는 상기 (8)의 유기표소자의 제조방법,

른 발명의 유기요소자는 기판 상에 용주입전국과 전자주입전국을 가지며, 이름의 전국사이에 적어도 밝황 기능에 관리하는 유기공을 갖는 유기요소자로서, 강기 전자주입전국과 유기용의 사이에는 주성본으로서 전자전화력 3㎡ 이하의 산화물을 합유하고, 여기에 안정성분이 참기되어 있는 무기절면성 전자주입송을 갖는다. 三年 448、四

이와 많이, 전자천화력 3eV 이하의 산화등을 주성분으로 하고, 여기에 안정성분이 참가되어 있는 무기결 업성 전자주임층으로 함으로써, 전자주입전국으로부터 발광충족이 되는 유기층으로 표출적으로 전자을 주 입하고, 유기층으로부터 전자주입전국으로의 홍의 이름을 역제할 수 있으며, 담광층에서의 홍과 전자의 재정합을 효율적으로 시킬 수 있다. 즉, 무기절연성 전자주입증의 전대에서의 말학수는 약 3.0eV 이하 이며, 번드같은 5~8eV 정도가 되므로, 전자주입전국으로부터 달광층으로 효율적으로 전자를 주입할 수 있고, 홍의 전자주입전국으로의 이름을 역제할 수 있다. 이 일향수는 상기 말함수 조정성분에 의해 적절

[점부그림 3]

€ 2001 - 0023642

히 조정하며 미론말 수 있다. 또한, 내효성, 내율성 등, 우기재료가 갖는 장점과, 반량파장과 반광목성 등, 소자설계의 자유도가 크다고 하는 유기재료가 갖는 장점을 마율러 갖는 유기티소자로 잘 수 있다.

무기행연성 전자주입하의 주성분은, 전자전화학 3차 이하, 바탕직하게는 0.8~3차의 산차쁜이다. 또한, 대기 중에 방치한 경우에 흡습성이 적은 재료가 안정하여 배왕직하다. 이와 같은 재료로서, 예관 될어 산 화리물(니다.), 산화나토료(No.0), 산화끝름(No.0), 산화부비름(No.0), 산화세슘(Ca.0), 산화감음(Ca.0), 산 화스트폰품(SrO), 산화내품(Ba.0), 산화미트투(Ya.), 산화하프늄(Hite), 산화테르템(Ta.), 및 산화토료(Tat.)을 즉 수 있다. 이름의 산화목은 1층 또는 2층 이상을 이용할 수 있다.

안정성본으로서는 대가 중에 발치하여도 흡습성이 대단히 적은 산화물이 비탈직하고, 특히 산화실리콘(310,) 및/또는 산화게르마늄(860,)이 바람직하다. 이플을 필요에 따라서 주성보인 산화물에 대하여 SIO, 및/또는 GeO, 환산으로 바람직하게는 50mm/X 미하, 특히 D.8~50mm/X 합유하는 것이 바람직하다.

상기 각 산화물은 동상 화학양은조성으로 존재하지만, 이로부터 다소 편의되어 있어도 좋다.

무기질면성 전자주일층은 밴드선 5eV미상, 독히 6eV미상이 바람직하다는 그 상환으로서는 목히 규제되는 것은 아니지만, 혼상 8분 정도이다. 전자천화력은 2.5~3eV 정도가 바람직하다.

임합수(전자천화력) 및 번드캡의 값은 바라구조와 바라을 구성하는 물질로 정해진다. 임합수는 광전자방 사용 음음한 X선광전자보합법(XPS) 등에 의해 번드캡의 값은 분광병 등에 의해 측정할 수 있다.

우기절면성 전자주입층의 형태로서는 비정철학학 또는 이들의 적층학학이다.

무기절면실 전자주입층의 두메는 독별히 제한은 없지만 0.2~10mg, 목히 1~10mm 정도가 바람직하다.

상기 무기적면성 전자주입관의 제조방법으로는 스페터법 FBB증확별 등의 각종 출리적 또는 화안적인 박박 형성방법 등을 생각할 수 있지만, 스페터법이 바람직하다.

무기적인성 전자주인총을 스퍼터법으로 형성하는 경우, 스퍼터시의 스퍼터가스의 압력은 0.1~1Pe의 범위가 바람적하다. 스퍼터가스는 물상의 스퍼터장치에 사용되는 물광성가스, 예약 용이 Art Ne. Xe. Kr 등등 사용할 수 있다. 또한, 필요에 따라서 N를 미용하여도 좋다. 스퍼터시의 분위기로서는 상기 스퍼터가스에다가 아랫 1~99X 정도 혼합하여도 좋다. 티켓으로서는 상기 산화물을 미용하고, 1원 또는 다임스퍼터 로 하면 좋다.

또한, 우기전자주입청을 적용할 때, 유기철 등이 에성(whins)되며, 손상을 입을 워크가 있는 경우, 무기 건자주입증을 2층으로 나누어 적용하면 된다. 즉, 최초에 산소를 가하지 않고 함게 적용하고, 게다가 산 소백 가하여 두껍게 적용한다. 이 경우, 산소를 가하지 않을 때의 막두메는 전체의 1/5~4/5 정도로 한 다. 미 때, 산소물 가하지 않고 성막한 산소결질을은 돌상의 산소합유량의 60~90호 정도가 바람직하다, 또한, 산소물 가하여 성막한 산호층은 동상의 산소합은 조성으로 존재하지만, 이로부터 다소 또한, 산소물 가하여 성막한 산호층은 동상의 산호를로서의 화학양은 조성으로 존재하지만, 이로부터 다소 편의되어 있어도 못다. 따라서, 산소결핍증과 산화층의 산소합유량의 차이는 바람직하게든 10% 이상, 목 히 20% 이상이다. 또한 상기 범위에서 산소량이 연극적으로 변화하고 있어로 됐다.

스페터법으로서는 ۴건원을 이용한 고주파스퍼터법과 60스페터법 등을 사용할 수 있지만, 특히 16스페터 가 바람직하다. 스페터잡치의 전력으로서는 바람직하게는 16스페터로 0.1~10째/cm의 범위가 바람직하며, 성막용은 0.5~10mm/min, 특히 1~5mm/min의 범위가 바람직하다.

성막시의 기판은도는 실본(25°c)~ 150°c 정도이다.

전자주입전국재료는 낮은 말할수의 물질이 바람직하며, 예품 물어·K, Li, Na, Ng, La, Ca, Ca, Sr, Ba, Ai, Ag, In, Sn, Zn, Zr, 등의 급숙원소단체, 또는 안정성을 한상시키기 위하며 그룹을 포함하는 2성분, 3 성분의 합금계품 이용하는 것이 바람직하다. 합금계로서는 예를 줄어 Ag· kg(Ag : 0.1~50atx), Ai : Li(Li : 0.01~12atx), In· kg(kg : 50~80atx), Ai : Ca(Ca : 0.01~20atx) 등을 쓸 수 있다. 전자주 입전국출에는 미물의 재료로 된 딱막, 그들의 2종류 이상의 다슬박막이 어용된다.

전자주입점국박막의 투제는 전자주입을 충분히 했다. 수 있는 일정 이상의 두메로 하면 좋고, 0.1mm 이상, 바반적하게는 0.5mm 이상, 목하기(mm·이상으로 하면 좋다. 또한, 그 강한치에는 보조진국(보호전국)를 더 마련하면도 좋다.

보조건국의 두께는 전자주인쇼크룹 확보하고, 수분과 산소 혹은 유기용매의 진입을 받지하기 위해 외정이 상의 두메로 하면 중고, 바람직하게는 55mm 이상, 더 바람직하게는 100mm 이상, 독해 100~500mm의 범위 가 바람직하다. 보조전국중에 너무 얇으면, 그 효과가 얼어지지 않고, 또한 보조전국중의 단자미국성이 낮아져 버린대 단자건국과의 전속이 충분하지는 않게 된다. 한편, 보조전국중이 너무 두꺼우면, 보조전국 용의 용력이 커지게 되기 때문에, 다크스폿의 성장속도가 빨리자 버린다.

보조전력은 조합시키는 전자주인전략의 재골에 따라서 최적인 재골은 선택하며 미용하면 된다. 예를 좀 어, 전자주입호율을 확보하는 것을 당시하는 것이면 Al 등의 저저학의 금속을 미용하면 되고, 봉지성을 당시하는 경우에는 TiN 등의 금속확합률을 이용하여도 된다.

전자주입진국과 보조진국을 합친 진제의 두메는 특별히 제한은 없지만, 용상 50~500m 정도로 하면 된다.

용주입전극재료는 용주인용으로 종읍 호흡적으로 주입할 수 있는 것이 바람직하며, 인함수 4.5-5.5eV의 물질이 바람직하다, 구체적으로는, 주석도프산화인동(1m), 아면도프산화인동(1z0), 산화인동(1r0), 산 화주석(Snc) 및 산화마연(ZnO) 중의 어느 것을 주성본으로 한 것이 바람직하다. 이름의 산화중은 그 화 학양은 조성으로부터 다소 편의되어 있어도 뿐다. 1r26에 대한 Snc의 혼합비는 1~20mt, 보다 바람직하

[첨부그림 4]

5 2001 -0023642

게는 5~12mtX이다. 또한 120에서의 In-O.에 대한 7MO의 혼합비는 통상 12~32mtX 정도이다.

용주민전국은 입합수동 조정하기 위해 산화실리콘(SIC)을 함유하고 있어도 중다. 산화실리콘(SIC)의 항 유명은 ITO에 대한 SiQ의 ppill로서 0.5~10% 정도가 바람직하다. SIQ를 학유학으로써 ITO의 영화수가 쯩대한다.

방출 취급하는 욕의 전국은 알팡파장대역, 등상 400~700㎡, 특히 각 말팡팡에 대한 광투과율이 80차이상, 통히 90차이상인 것이 바람직하다, 투과훈이 낮아지면 밝팡휸으로부터의 망광자체가 감쇠되며, 밤광소자로 서 품요한 취도할 얻기 어렵게 된다.

건국의 두께는 50~500m, 통히 50~000m의 범위가 내랑적하다. 또한 그 상한은 목별이 제한론 없지만, 너무 두퍼무면 투과들의 저희와 박리 등의 음려가 생긴다. 두께가 너무 많으면, 충분한 호과가 얼머지지 않으며, 제조시의 막강도 등의 형에서도 문제가 있다.

은 발명의 유기민소자는 예쁨 함에 도 1에 도시하는 비와 같이, 기관(1)/전자주입전국(2)/무기협역성 전자주입출(4)/암광흥(5)/용주입전국(3)과, 동상의 적육구성(기관측에 포주입전국이 있다)과는 반대로 적용된 구성으로 하면 된다. 의적용으로 함에 따라서, 무기전자주입을 찾아시의 예상에 의한 유기골요류의 손상이 방지될 수 있다. 또한, 예를 끌어 도 2에 도시하는 비와 같이, 기관(1)/용주인건국(3)개완존(5)/무기절면성 전자주입출(4)/전자주입전국(2)이 순차적용된 구성으로 해도 된다. 이 경우, 무기전자주입품은 상가 2층구조로 하면 된다. 이용은 예를 되어 디스프레이의 사양과 제작프로세스 등에 따라서 적용하신 대하여 사용된다. 도 1, 도 2에서, 흔주입전국(3)과 전자주입전국(2)의 사이에는 구등전원(5)이 일육에 이 있다. 또한 상기 방관속(5)은 광의의 발광속을 나타내고, 종주입수송품, 혈의의 발광속, 골수송품 등 포함한다.

프로브린다. 또한, 상기 발명의 소자는 건국송/무기짧송(무기필연성 전자주인송) 및 발광숙/전국송/무기급속 및 담광 충/연국송/무기급증 및 급광송/전국송· 으로 다단으로 검쳐도 중다. 이와 같은 소자구조에 의해 당광 색의 색조조검과 다색화를 합말 수 있다.

발광충은 적어도 방광기능에 관여하는 1종류, 또는 2종류 미상의 유기화합급학학의 적출학으로 이루어진 다. 방관촌은 온(정공) 및 전자의 주입기능을 그룹의 수송기병, 온과 전자의 재급함에 의해 여기자를 생성시키는 기능을 갖는다. 달광충에는 비교적 전자적으로 중립적인 화합등을 미분합으로써 전자와 음을 등이하고 굴합적으로 주입 수송할 수 있다.

발광층은 필요에 따라서 광약 방광층의 외에다 출주입수송층, 전자수송층층 가자고 있어도 좋다.

용주입수송층은, 홍주입전국으로부터의 온의 주입을 용이하게 하는 기능, 용을 안정하게 수송하는 기능 및 전자를 막층 수 있는 기능을 갖는 것이며? 필요에 따라서 '미란되는 건자수송층은, 무기전자주입층으로 부터의 전자의 주입을 용이하게 하는 기능, 전자를 안정하게 수송하는 기능 및 운을 막을 수 있는 기능을 갖는 것이다. 미둘의 총은, 당광층에 주입되는 종과 전자를 증대 '감금시키고, 재결합경역을 최적화시키' 대, 당광호층을 개선한다.

발광용의 두께, 음주입수송용의 두께 및 전자수슴송의 두메는 목별히 제한되는 것은 이니고, 철생방법에 따라서도 다르지만 등상 5~500mm 정도, 특히 10~300mm로하는 것이 바람직하다.

용주민수송총의 두째 및 전자수송용의 두께는 재결함 발광영역의 설계에 따르지만, 방광용의 두께와 등 입청도 또는 1/10~10배정도로 하면 본다. 용의 주민총과 수송송을 나누는 경우는, 주입중은 1mg 이상, 수송량은 1mg 이상으로 하는 것이 바람직하다. 이 때의 주민호, 수송유의 후께의 상만은 등상 주민총에서 500mg 참도, 수송중에서 500mg 참도이다. 이와 값은 막두께의 대해서는 주민수송송을 2층 이번할 때도 등

유기티스자의 발광국에는 빨광기능을 갖는 화합적인 항광석품점을 함유시킨다. 이와 같은 형광성품질로서는 예골 줄이 되가고 50~26492호공보에 개시되어 있는 화합물(예를 줄이 되나크리롱, 뿌브랜, 스타립계 작소 등의 화합물에서 선택되는 적이도 [종을 될 수 있다. 또한, 플리스(8~)플리노레이트 [양루미늄] 등의 아기들리는 또는 그 우로체험 개위자를 가는 금융여체역소 등의 키탈린유도체, 터르라페닐부타디엔, 안든라센, 페릴렌, 코로네, 12~프랑르페리본유도체, 등을 할 수 있다. 또한 통계점 8~12600호강보(목원및 6~11450호기체기지원 테닐안들리센유도체, 통계정 8~1250호강보(목원및 6~11450호기체기지원 테닐안들리센유도체, 통계정 8~1250호강보(목원및 6~11450호기체기지원 테닐안들리센유도체, 통계정 8~1250호강보(목원및 6~11450호기체기지원 테닐라마임 에덴유도체 등을 이용할 수 있다.

또한, 그 자체로 발망이 가능한 호스트들질과 조합하여 사용하는 것이 바람직하며, 도판트로서의 사용이 바람직하다. 이와 같은 경우의 발광충에서의 화관들의 학유량은 0.01~10kK, 보다 바람직하게는 0.1~5kK의 것이 바람직하다 호스트들질과 조합시켜 사용함으로써, 호스트들질의 일광파장 특성을 변화 사람 수 있으며, 잠파장으로 이행한 발망이 가능하게 될과 한째 소자의 발광효율과 안점성이 한상한다.

호스트를 잘로서는 키늘리노라이토학체가 바람직하며, 8-기울리농 또는 그 유도체를 배위자로 하는 앞부미 농학체가 보다 바람직하다. 이와 같은 알루미농학체로서는 독개소 63-264692학, 목개쯤 3-255180학, 독 개평 5-70733학, 목개평 5-258859학, 목개평 6-215874학 동메 개시되다 있는 것을 될 수 있다.

구체적으로는, 언제 트리스(8-커눌리노래이트)알루미늄, 비스(8-커늄리노래이트)마그네슘, 비스(번조(1)-8-커눌리노래이트)이영, 비스(2-케팅-8-커눌리노래이트)알루미늄옥사이드, 트리스(8-커눌리노래이트)인영, 트리스(5-메팅-8-커눌리노래이트)알루미늄, 8-커눌리노래이트리골, 트리스(5-펌로토-8-커눌리노래이트)알루미늄, 8-커눌리노래이트리골, 트리스(5-펌로토-8-커눌리노래이트)알슘, 5,7-디크용-8-커눌리노래이트와루미늄, 트리스(5,7-디브토모-8-허드롬사키늄리노레이트)알슈,5,7-디크용-8-허드롬사키늄리노레이트)알슈,5,7-디크용-8-허드롬사키늄리노레이트)알슈미늄, 플리[아앤(11)-레스(8-허드롬사기늄리노레이트)알슈,5 이 있다.

또한, 8-커블리블 또는 그 유도체의 외에 다른 배위자를 갖는 알루미블학체라도 중고, 미와 같은 것으로 서는, 비스(2-메잌-9-커블리노레미토)(페탈레미트)함류미늄(iii),

[첨부그림 5]

52001-0023642

미있에, 비스(2-메일-8-키늘리노래이트)알루미늄(III)- μ-옥소-비스(2-메일-8-키늘리노래이트)알루미늄(III), 비 스(2,4-디메일-8-키눌리노래이트)알루미늄(III)- μ-옥소-비스(2,4-디메일-8-키눌리노래이트)알루미늄(III)). 비스(4-메일-2-메일-8-키눌리노래이트)알루미늄(III)- μ-옥소-비스(4-메일-2-메일-8-키눌리노래이트) 알무미늄(III), 비스(2-메일-4-메르시카与리노래이트)알루미늄(III)- μ-옥소-비스(2-메일-4-메르시키눌리 노래이트)알루미늄(III), 비스(5-시아노-2-메일-8-키눌리노래이트)알루미늄(III)- μ-옥소-비스(5-시아노-2-메립-8-키끌리노래이트) 알루미늄(III), 비스(2-메텔-5-프리플루오르메밀-8-키눌리노래이트)알루미늄(III)- μ-옥소-비스(2-메틸-6-트리플루오르메필-8-키늄리노래이트)알루미늄(III) 등이어도 좋다.

그 외의 호스트등질로서는, 독개평 8-12600호공보(특원형 6-11-669호)에 기재팅 페닐안트라센유도체와 복 개평 8-12969호공보(육원평 8-114456호)에 기재된 테토라아컬에덴유도체 등도 바람직하다.

암왕숲은 건자수송층을 검한 것이라도 중고, 이와 같은 경우를 토리스(8-키늄리노래미트)암루미늄 등을 사용하는 것이 바람적이다. 미국의 호괄성들질을 중착하면 된다.

또한, 방광속은 필요에 따라서 적어도 (종의 혼주입수송성 화합품과 적어도 (종의 전자주인수송설 화합용 과의 혼합용으로 하는 것이 바람직하고, 또한 이 본합을 중에 도판토을 할유시키는 것이 바람직하다. 이 와 같은 혼합층에서의 화합물의 합유량은 0:01~20mt% 더 중기로는 1~15mt%로 하는 것이 바람직하다.

공합중에서는 캐리어의 골핑전도패스(hoppins conduction eath)가 생기기 때문에, 각 캐리어는 극성적으로 모임한 출경 경을 이용하고, 역의 극성의 캐리어주인은 생기기 대답게 되기 때문에, 유기화한물이 수상을 받기 어렵게 되며, 소자수명이 들어난다는 이정이 있다. 또한, 전송한 도판트끝 이와 같은 존합문에 한유시력으로써, 혼합은자재가 갖는 발랑파장특성을 변화시킬 수 있으며, 발광파장을 장파장으로 이행시킬 수 있음과 함께 발광강도를 높이고 소자의 안정성을 향상시킬 수도 있다.

존합층에 이용되는 용주입수송성 화학을 및 견자주민수송성 화학을은 각각 초송하는 용주입수송성 화학을 및 견자주민수송성 화학을 용해서 선택하면 된다. 그 중에서도 용주입수송성 화학물로서는 강한 형광용 갖는 아민유도체, 예를 들어 수송성화학을인 트리페닐디아민유도체, 또한 스티윌아민유도체, 방향즉축학 환을 갖는 아민유도체을 이용하는 것이 바탕직하다.

전자주민수속성의 화합을로서는 키울린유도체, 게다가 6-기울리농 내지 그 유도체를 배위자로 하는 골속학체, 독히 토리스(8-기울리노래이트)알뿌미늄(시대)을 미용하는 것이 바람직하다. 또한 상기 페닐만트라선유도체, 데토라아콘에덴유도체를 미용하는 것도 바람직하다.

용주입수공은용의 화합품로서는 강한 형량을 갖는 마면유도체, 예를 들어 살기 용수송성 화합물인 트리페 니다마민유도체, 거다가 스티필마민유도체, 방향목속합환을 갖는 마민유도체를 미용하는 것이 바람직하

이 경우의 혼합물은 각각의 캐리머이를도와 캐리머농도에 따르지만, 일반적으로는 홍주입수성성 화합물/ 전자주입수송기능을 갖는 화합물의 중류비가 1/99~99/1, 보다 바람직하게는 10/90~90/10, 특히 바람직하게는 20/00~80/20 정도가 되도록 하는 것이 바람직하다.

또한 프랑츠의 뒤따는 보자는 1층엔 상당하는 뒤깨미상으로, 유기화학급속의 막두顺 미약으로 하는 것이 바람직하다. 구체적으로는 1~65m로 하는 것이 바람직하고, 보다 바람직하게는 5~60m로 하는 것이 바람직하다.

또한, 포함출의 형업방법으로서는 다른 중작원으로부터 중합시키는 공중적이 바란직하지만, 증기압(증발 용도)이 용입정도 혹은 때무 가까운 경우에는, 미리 동입중착보드 내에서 혼합시켜보고 중착함 수도 있 다. 혼합충은 화합물끼리가 근밀하게 혼합되어 있는 편이 바라직하지만, 경우에 따라서는 화장된이 섬형 상으로 존재하는 것이라도 좋다. 말관층은 임반적으로는 유기형광물질을 중확하던지 혹은 수지바인터 중 에 본산시켜 코링함으로써 암광광을 소장의 두께로 행성한다.

또한, 혼주입수승성 화합물은 예술 들어 복개소 63-298885호광보, 복개광 2-191694호광보, 목개광 3-792

₹2001-0023642

호공보, 특개명 5-234661호공보, 특개명 5-239455호공보, 특개명 5-299174호공보, 특개명 7-126225호공 로, 흑개명 7-126226호공보, 특개명 6-100172호공보, E70650955A1 등에 기재되어 있는 각종 유기화합혈급 이용함 수 있다. 예료 골이 테트라마벨벤지단회합급(트라마탈다마만 내지 트리페닐디아만 : FPD), 방한쪽 3군마만, 히드라즈유도체, 카바쥴유도체, 트라마용유도체, 아마디존유도체, 이미노기읍 갖는 독사다마을 유도체, 플라티오펜 등이다. 이름의 최한등은 1공만을 이용하여도 2층 이상을 병용하여도 중다. 2층 이상 윤 병용할 때는 별도의 소으로 하여 적은하거나 곤합하면 된다.

필요에 따라서 마련되는 전자수송속에는 트리스(B-키능리노레이트)알쿠미늄(AlG3) 등의 바키널리늄 또는 그 유도체를 배워자로 하는 유기금속액체 등의 키늄린유도체, 육사디아골유도체, 메릴런유도체, 피리단유 도체, 따라마디유도체, 키녹산란유도체, 디해난키분유도체, 니트로치환즉구2랜유도체, 등을 이용할 수 있 다. 건자수송등은 방광등을 급한 것이라도 유고, 이와 같은 공수는 트리스(D-키들레펜트) 당우이면 등을 사용하는 것이 바단적하다. 전자수송층의 행성은 방경송과 마찬가지로 중책 중에 의하면 된다. 이 유기 숙제로의 전자수송층은 동상 필요하지는 않지만 소지의 구성 그 외의 조건에 따라서 마련하며도 된다.

온구입수송을, 반평을 및 유기재료의 전자수송을의 형성에는 근접한 박막이 현성할 수 있기 때문에 진공 중확법률 이용하는 것이 내용적하다. 건공중확법은 이용한 경우, 비정역상대 또는 불청압경이 0.2년 이하 의 균점한 박막이 일어진다. 결정민경이 0.2년 초과하면, 불균암한 발광이 되여 소자의 구동건압을 높 게 하지 않으면 만되고 후의 주민교들도 현저하게 저하한다.

진공공학의 조건은 목발해 한정되지 않지만, 10 % 이하의 진공도로 하고, 중학속도는 0.01~1m/sec 정 도로 하는 것이 바람직하다. 또한 진공 중에서 연속적으로 각 요즘 현성하는 것이 바람직하다. 진공 중에 서 연속적으로 형성하면, 각 중의 계면에 불순동이 흡착하는 것을 약기 때문에 교통성이 얼머진다. 또한, 소지의 구동전인을 낮게 하거나 다크스폿의 발생 : 성장을 억제할 수 있다.

이를 각 후의 험점에 전공중학법을 이용하는 경우에, 1층에 복수의 화합국을 함유시키는 경우, 화합물용 넣은 각 보토귬 개별적으로 온도제마하며 공중취하는 것이 바람직하다.

또한, 소지의 유기층과 전략의 산화를 막기 위하며 소자 위를 봉지판 등으로 본지하는 것이 바람직하다. 봉지판을 즐기의 침입을 막기 위하며 점착성수지용을 미용하며 봉지관을 집착하며 밀병한다. 봉지가스는 Ar. He. Ne 등의 본관성가스 등이 바람직하다. 또한 등지가스의 수분학유당은 (Coppe 이하, 보다 바람직 하게는 10ppm 이하, 특히 1ppm 이용면 것이 바람직하다. 이 수분할유량에 하면서는 특별히 있지만 중앙 0.1ppm 정도이다.

불지판의 재료로서는, 바람직하게는 평판상대로서 유리와 석영, 수지 등의 투명 내지 반투영재료로 둘 수 있지만 통해 유리가 바람직하다. 이와 많은 유리재로서, 바용면에서 말라리유리가 바람직하다. 이 외에 소다직회유리, 남양학리유리, 통규산유리, 알루미노규산유리, 실리카달라스 등의 유리조정인 것도 바람직 하다. 특히 소다유리로 표면처리와는 유리재를 저기로 사용할 수 있어 바람직하다. 봉지판으로서는 유리 판 이외에도 급속판, 공라스틱한 등을 이용할 수도 있다.

문 이 파이는 급하는, 마다는 이 등 전쟁하고 소망의 높이로 유지하여도 중다. 스페이서의 재료로서는, 수지비이드, 실러카비이드, 유리비이드, 유리파이버 등을 될 수 있으며, 특히 유리비미드 들이 바람직하 다. 스페이서는 중상 입경이 일치하는 입상품이지만, 그 참성은 특별히 한정되는 것은 아니고 스페이서는 사의 기능에 지장이 없는 것이면, 여러 참상이라는 중다. 그 크기로서는 원화산의 직경이 1~20mm 서로 바람직하게는 1~10mm 특히 2~6mm가 배당직하다. 이와 같은 직경의 것은 입자길이 100mm 이하 정도인 것이 바람직하며, 그 하반은 특별히 재한되는 것은 아니지만 도상 직장과 용일장도이상이다.

또한, 용지판에 요부를 형성한 경우에는 스페이서는 사용해도, 사용하지 않아도 된다. 사용하는 경우의 바람직한 크기로서는 상기 범위가 중지만 목해 2~8,~~의 범위가 바란직하다.

스페이서는 미리 공지용접착제 중에 관립되며 있거나, 접착시에 관인하여도 된다. 봉지용 접착제 중의 스페이서의 합유량은 바람직하게는 0:01~30mt%, 보다 배탁직하게는 0.1~5mtx이다.

절착제로서는 안정한 접착강도가 유지되어 기일성이 양호한 것이면 특별히 한정되는 것은 아니지만 케티 온경화 타입의 자외선경화형 에푹시수지집학제공 이용하는 것이 바람줘하다.

문 발명에 있어서, 유기타구조체육 현성하는 기관으로서는 비정질기관 때를 끊어 유리, 석명 등, 질법기 장 예를 열대 Si, Roke, ZoSe, ZoS, SoP, ToP 등을 들 수 있으며, 또한 이름의 검정기관에 검정질, 비정 잘 작은 금속비대용을 현성한 기관도 이름할 수 있다. 또한 금속기관으로서는 No, AI, Pt, Ir, Au, Pt 등 을 이용할 수 있고, 바란적하게는 유리기관이 이용된다. 기관은 통상 취용촉이 되기 때문에 상기 전략과 등일한 광루과성을 갖는 것이 바람적하다.

또한 본 앞영의 소자를 평면상에 다수 나란히 돌아도 좋다. 평면 상에 들어선 각각의 소자의 합관식을 바꾸어 말라를 다스플레이할 수 있다.

기판에 색딸터막과 형광성문교육 포함하는 색변환막, 혹은 유전체반사약을 미용하여 빛광색을 콘토플하며 도 좋다.

색활터막에는 역장디스뿐레이 중에서 이용되고 있는 탈라판터를 이용하면 중지만, 유기티소자가 발광하는 광에 맞추어서 팔라팔터의 목성을 조정하고, 취용효과·색순도를 최적화하면 좋다.

또한, 민소자재료와 철광변환층이 광용수하는 단파장의 외광을 첫트함 수 있는 멀러멀터를 미용하면 소자의 대왕성·표시의 콘트라스트로 합성한다.

또한, 유진체다층학과 같은 광학학학을 이용하여 칼라핔터의 대신으로 하여도 좋다.

형광변환필터막은 단당관의 광을 흡수하고 형광변환략 중의 형광체로부터 광춤 방송시합으로써 발광색의 색변환을 하는 것이지만, 조성으로서는 바인데, 형광재료, 광감수재료의 3개로 형성된다.

10-6

[첨부그림 7]

₹2001-0023642

현광채료는 기본적으로는 현광양자수물이 놓은 것을 이용하면 되고, 요요광파장역에 참수가 강한 것이 바 합적하다. 실제로는 레이저색소 등이 적합하며, 로다민계화합국·제립현계화합뿐·시아닌계화합론·프탈 로시아닌계화합국(서브프탈로시아닌 용도 포함한다)·나프탈토이미드계화합론·즉합환탄화수소계화합문· 축합목소관계화합통·스팅현계회합문·쿠마린계화합문 등을 미용하면 뿐다.

바인더는 기본적으로 형광을 소광하지 않는 재료를 선택하면 볶고, 포토리소그래피 인쇄 등으로 미세한 패터님이 가능한 것이 바람격하다. 또한, 기관 상에 혼주입진국과 집하는 상태에서 형성되는 경우, 홍주 입건국(ITD, 120)의 성막시에 손상을 받지 않는 재료가 바당직하다.

광종수재료는 형광재료의 광종수가 충분하지 않은 경우에 이용하지만, 필요가 없는 경우는 이용하지 않아 도 중다. 또한 광종수재료는 철판현재료의 철판을 소판하지 않도록 재료를 선택하면 중다.

본 발명의 유기티소지는 동상 직류구동형. 필소구동형의 티소자로서 미용되지만, 교육구동으로 참 수도 있다. 인가전압은 통상 2~30V 정도미다.

医医动 多多多 电路

- 도 1은 본 방영의 유기민소자의 구성예를 나타낸 개략단면도.
- 도 2는 본 발명의 유기원소자의 다른 구성예를 나타낸 개략단면도.
- 도 3은 복수송호를 갖는 2초구조의 유기원소자의 단면도.
- 도 4는 복수용층과 전자수송층을 갖는 3층구조의 유기민소자의 단면도.
- 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
- 기파
- 2 전자주입전국
- 3 홍주입전국

4 무기절면성진자주입송

5 발칼숖

∆!AJO#

이하, 뿐 발명의 구체적인 실시예쁜 나타내고 본 발명을 더욱 상세히 설명한다.

(취기에 1)

유리기판으로서 고닝사제품 상품명 7059기판출 중심세제출 이용하여 스크러트세점하였다.

이 기판 상륙 진공증확합치의 기판생단에 고점하여 조 내물 1×10 Pacish까지 강압하였다. DIOM.. 간압을 유지한 채로 시을 20mm의 두메로 중확하고, 계속하여 Li_0를 5mm의 두메로 중확하여 보조전국 및 전략주입전략으로 하였다.

또한, 강입을 유지한 채로 스퍼터장지로 줍기고, 타켓에 산화활동(Ko : 전자친화적 2.0eV)에 대하여 산화실리콘(3i0.)을 5mp)회 혼합한 것을 이용하여 무기전자주합층을 1mm의 막두께로 연락하였다. 이 때의 성막조건으로서 기판으로 25℃, 스페터가스 Ar에 다듬 1 : 101 되도록 혼합하고, 성막을 1mm/min, 등작합력 0.5P4, 무입전력 5N/cm로 하였다.

강합을 유지한 채로 N,N,N',N'-테트라키스(m-비페닐)-1,1'-비패닐-4,4'-디아먼(TPO)과, 트리스(8-키뇰리 노래이트)알루미뇰(A1q3)과, 무브랜을 전체의 링착주도 0.2ma/sac로서 40ma의 두메로 급격하여 발광층으로 하였다. TPD : A1q3 = 1 : 1(중당비), 미 혼합료에 대하며 쿠브렌을 0.5ma/(도관하였다.

이어서, 중학병에 의해 TPD를 중학숙도 D. Irm/esc로 20m의 두께로 중학하여 홍수송층을 행성하고, 출리 티오펜을 중학속도 D. Irm/esc에서 10m의 두께로 중작하며 홍주립용을 행성하였다.

또한 ITO산화율타켓을 이용하여 DC마그네르몬스퍼터링병에 의해 막후돼 200m의 ITO공주인전국경을 현경 하였다.

최本에 유리용지하여 유기민소자(역적속 : 建花曆)을 없었다.

상기에서, 무기혹주입출을 성막하는 대신에 중학법에 의해 토리소(8-키늘리노레이트)압루미늄(Ald3)급 등 학속도 0.2mm/sec면서 30mm의 두께로 중착하고, 전자주입수송송으로 한 유기티소자를 제작하여 비교생품 로 하였다.

K-0/SICL 혼합막막글 현광X선분석에 의해 조성본석한 결과, Kuni 대한 SIC의 noI비가 4.9x미였다.

얼마진 유가티소자에 공기 중에서 전계를 입기한 바, 다이오드록성을 나타내고, 170속을 끌러스, Alule 중 마이너스로 바이어스한 경우, 전류는 전압의 증가와 함께 증가하고, 봉지근국으로부터 관심하여 중상 의 실내에서 분명한 발광이 관찰되었다. 또한, 반복합광등자금 시켜도 휘도 지하는 보이지 않았다.

다음으로, 가숙시험으로서 100m/cm 의 열정전투로 발광위도, 수명특성용 조사하였다. 중래의 유기재료은 전자주입숙음으로 한 것 미외에 완전히 동일한 비교생물과 비교하여 100정도 방광취도가 향상하였다. 또한, 비교생물은 200시간에서 취도가 반강한 것에 반하여 본 방영의 생물은 200시간에서 800 미상의 취도를 유지하였다.

본 심시에에 의해 뛰어난 수업욕성이 얼마진 이유로서, 전자주입호을 유기화한품을 대신하며 화학적으로 안정한 무기산화품을 이용함으로써 혼을 처단하고, 또한 밥광충으로의 전자의 주입을 효과적으로 장기간 [첨부그림 8]

특2001-0023642

에 걸쳐 안정하게 행하였기 때문미라고 생각된다. (실시에 2)

실시에 1과 동일한 기관을 스패터장치의 기관용대에 고장하고, ITO산화국타켓을 이용하며 DC마그네트론스 패터팅법에 의해 막두께 200mg의 ITO용주입전극환을 형성하였다.

ITO가 성막된 기판을 중심세제, 마세븐, 메탄등를 미용하여 소용파세정하고, 끓는 메탄을 중에서 끓어 올 검서 건조하였다. 이어서 표면을 W/G 세정한 후, 진공중학장치의 기판홀더에 고정하고 조 내급 1×10 Pa DI하까지 같인하였다.

이어서, 중학법에 의해 물리티오펜통 중학속도 0.1mm/sec로 10mm의 투째로 중학하여 골주입축을 형성하고, TPD을 중학속도 0.1mm/sec로 20mm의 투째로 중학하여 골수송후을 형성하였다.

강입을 유지한 채로 N.K.N',N'-테르라키스(n-비배닝)-1,1'-비패닝-4,4'-디아민(TPD)과, 토리스(8-키눌리 노레이트)암뿌마늄(Ald3)과, 루브렌을 전체의 중착속도 0,22m/sec로 하여 40m의 두페로 중착하고 발광속으로 하였다. TPD : Ald = 1 : 1(중당대), DI 논안쪽에 대하여 루브렌을 0.5mo/s 도광하였다.

또한, 감압을 유지한 채로 스퍼터장치에 출기고, 타켓에 산화활료(K-0 : 견자친화력 2.0)에 대하며 산화 실리콘(SIO_)골 5molX 문합한 것들 미용하여 우기절면성전자주입용을 1mm의 막투제로 정막하였다. 정막조 건으로서 기관은도 25°C, 설약을 Imm/sin, 등작압적 0.5%, 투입전력 5개/cm 로 하였다. 이 때, 처음에 스 퍼터가스를 Ar : 100%로 하며 100SCC대 공급하면서 무기절면성 전자주입으를 0.5mg의 막투패로 성약하고, 계속하여 Ar/Cc : 1/1로 하여 100SCC대 공급하면서 무기절면성 전자주입용을 0.5mg의 막투제로 성약하였

또한 감압을 유지한 채로 Ligo를 5mm의 두깨로 중석하고, 계속하며 Al를 20mm의 투제로 중석하며 전자주 일전국 및 보조전국으로 하였다.

회학로 유리봉지하며 유기된소자(정적총 : 正理府)를 덜었다.

KOVSI다 혼합박다음 형광X선본석에 의해 조성분석한 결과, 하층(다였다 성약)의 산소합유량이 중상의 70% 정도였다.

용주민전국, 전자주인전국 간에 전함을 만가하고, 실시에 1과 동일하게 하여 구동한 바, 기관측에서 확인하여 실시에 1과 거의 동일한 방광을 확인할 수 있었다.

유리기판으로서 코닝사제품 상품명 7059기판을 증성세제된 미용하며 스크러브세정하였다.

이 기관 상품 건공중적장치의 기관은데에 고정하여 조 내를 1×10 Pa 이하까지 강인하였다. 이어서, 강 압을 유지한 채로 AI를 20m의 두페로 중착하고, 계속하여 Lid을 Emp의 투째로 중착하여 보조전국 및 전 극주입전국으로 하였다.

또한, 강압을 유지한 채로 스퍼터장치를 옮기고, 티켓에 산화주비용(RbD)에 대하며 산화개르마늄(BeD) 도입, 열립을 무지되 새로 느쁘다니다. 씨기보, 되었다. 이 제의 성명조건으로서. 중 Smoll 본입한 것을 이용하여 무기진자주인총을 Imp의 막두께로 성명하였다. 이 제의 성명조건으로서. 기판은도 25℃, 스퍼턴기스 Arm, 다툼 1 : 1이 되도록 혼합하고, 성약을 Imp/min, 중작압력 0.5Pa, 투입 진턱 5%/cm²로 하였다.

강강을 유지한 채로 N.M.Y. N'-테르라키스(m-비페남)-1,1'-비페님-4,4'-디아민 (TPD)과, 트리스(B-키닭라 노레이트)암쿠미늄(Alo3)과, 무벌현을 전체의 중학속도 0,2m/sec로서 40m의 두께로 중착하여 발광송으로 하였다. TPD : Alo3 = 1 : 1(중당대), 이 논합본에 대하여 투브건을 0.5molf 도망하였다.

이머서, 중학법에 의해 TPD를 중착속도 0.1m/sec로 20m의 두메로 중착하며 홍수송중을 형성하고, 준임 티오펜을 중착속도 0.1m/sec에서 10m의 두메로 중착하며 홍주입송을 형성하였다.

또한, ITD산화출타켓을 이용하며 DCDF그네트콘스페터링방에 의해 악두/병 2000ma의 ITD혼주입건국육급 현성

최후로 유리용지하여 유기<u>민소자(역정</u>송)를 얻었다. (# 11 18 gers)

최후로 유리용지하여 유기보수사(역의역)을 끝고나 상기에서, 유기용주민중을 성약하는 대신에 등학병에 의해 토리스(8-키관리노래미트)입투미늄(시여)을 중 왕속도 0,25m/sec문서 30m의 두께로 중확하고, 건가주입수송층으로 한 유기민소자를 제작하여 비교생품

Rb.D/GeC, 본합학의을 형광X선분석에 의해 조성분석한 결과, Rb.OOM 대한 GeC,의 col네가 2.93였다.

얼어진 유기료소자에 공기 중에서 전계를 인기한 바, 다마오드특성을 나타내고, ITO혹을 흘러스, Allie 을 마이너스로 바이어스한 경우, 전투는 전압의 증가와 함께 증가하고, 동지꾼쪽으로부터 관합하여 동생 의 실내에서 분명한 방향이 관합되었다. 또한, 반복방행공작을 시켜도 휘도의 저하는 보이지 않았다:

다용으로, 가속시험으로서 100m사(대의 일정전투로 발판하도, 수점특성을 조사하였다. 중래의 유기재료를 전자주입수송으로 한 것 미외에 환전히 동일한 비교생물과 비교하며 100정도 방광화도가 향상하였다. 또한, 비교생물은 200시간에서 휘도가 반강한 것에 반하며 큰 발명의 생품은 200시간에서 BID 이상의 취 도를 유지하였다.

[첨부그림 9]

₹2001-0023B42

본 싫시예에 의해 뛰어난 수명특성이 없어진 이유로서, 싶시에 1과 마찬가지로 견자주입층층, 유기화항품 에 대신하여 화학적으로 안정한 무기산화품을 이용함으로써 홍은 차단하고, 또한 발광송으로의 견자의 주 입을 효과적으로 장기간에 걸쳐 안정하게 행하였기 때문이라고 생각된다

(실시에 4)

실시에 I에서, 무기전자주인료의 주성분들, 산화당통(K,0)의 대신에 산화리용(Li,A,), 산화나트용(Ma,0), 산화세슘(Ce,0), 산화당승(CaO), 산화스토론통(SrO), 산화나료(BaO), 산화미르콩(Y,A,), 산화하프병(Hita), 산화대료봉(TbA) 및 산화보용(TbA) 중의 1종 또는 2층 이상을 합유하는 것으로 한 것 외에는 실시에 1과 동일하게 하며 유기료소자를 얻은 H, 실시에 1과 거의 공의한 결과가 얼머졌다.

ひとせいお みっぱん

이상과 같이 본 방명에 따르면, 유기재료와 무기재료가 갖는 장점을 함께 가지며, 수명이 깊고 효율이 개선되며 동작전압이 낮은 유기티소자를 제공할 수 있다.

157) 日子의 出刊

청구합 1. 기관 살에 홍주입전국과 전자주입전국을 가지며, 이름의 진국사이에 적어도 밝강기능에 판여하는 유기호를 갖는 유기티소자로서,

상기 전자주입전국과 유기층의 사이에는 주성분으로서 전자전화적 3eV 이하의 산화물을 합유하고, 여기에 안청성분이 참가되어 있는 무기결업성 전자주입층을 갖는 유기리소자.

봉구할 2. 제1할에 있어서, 상기 무기절면성 전자주입출은 안전성분으로서 산화계르마늄(GeD.) 및/또는 산화살리콘(SIC.)를 합유하는 것을 복장으로 하는 유기티스자.

청구합 3. 제1합 또는 제2합에 있어서, 삼기 안정성분으로서 산화계로마늄(BeO.) 및/또는 산화실리콘(SIC.)국 상기 주성분에 대하여 8eO. 및/또한 SIC. 환산으로 50m/% 이하 합유하는 것을 특징으로 하는 유기도소자.

영구함 4. 제1학 내지 제3한 중의 한 한에 있어서, 상기 주성본으로서 산화리용(Li_u), 산화나트용(Na-0). 산화광용(Ko), 산화부비용(Ra-0), 산화세송(Ca-0), 산화광송(Ca-0), 산화스틱론용(SrO), 산화비용(BaO), 산화이트용(Yau), 산화하도청(Ho), 산화테로움(Tb-u) 및 산화모용(Tho) 중의 1장 또는 2층 미상을 합유하는 것을 특징으로 하는 유기되소자.

경구한 5. 제1한 내지 제4한 용의 한 한에 있어서, 기판상에 적어도 전자주업견급, 무기질면성 전자주입향, 말광충, 홍주입건국이 순차로 적충되어 있는 것을 특징으로 하는 유기단소자.

영구항 6. 제1학 내지 제6항 중의 한 학에 있어서, 상기 쿠기절면선 견자주입증은, 유기승주에 산소가 많고, 전자주입건국 쪽에 산소가 적은 구조를 갖는 것을 목장으로 하는 유기단소자.

청구**한 7.** 제6**한**에 있어서, 기판상에 적어도 중주입전국, 유기용, 무기절연성 전자주입증, 전자주입전 국이 순차로 적종되어 있는 것을 목장으로 하는 유기민소자.

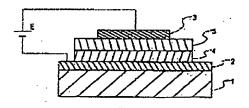
왕구항 8. 전자주입전극과 유기층의 사미에 주성분으로서 전자천회학 3eV 미하의 산화품을 합유하고, 대기에 안정성분이 혐기되어 있는 우기학인성 전자주입송을 성약함 때,

산소화 가하지 않고 전체 악두페의 1/5~4/5분 성악한 후, G를 1~9X 정도 검기하여 나머지부분을 성악하는 유기티소자의 제조방법.

청구할 9. 제6할에 있다서, 제6할 또는 제7할의 유기단소자를 얻는 유기단소자의 제조방법.

SB.

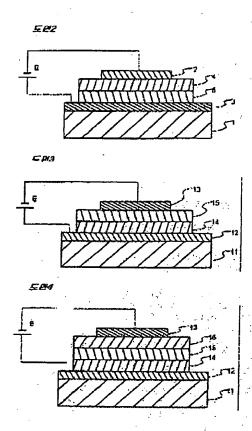
星四1



10-9

[첨부그림 10]

52001-0023642



* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] The organic EL device which has the inorganic insulation electron injection layer in which it has a hole impregnation electrode and an electron injection electrode, and it is the organic EL device which has the organic layer which participates in a luminescence function at least inter-electrode [these], the oxide of 3eV or less of electron affinities is contained as a principal component between said electron injection electrodes and organic layers, and the stabilization component is added by this on the substrate.

[Claim 2] Said inorganic electron injection layer is the organic EL device of claim 1 containing a germanium dioxide (GeO2) and/or silicon oxide (SiO2) as a stabilization component.

[Claim 3] About the germanium dioxide (GeO2) and/or silicon oxide (SiO2) as said stabilization component, it is GeO2 to said principal component. And/or, SiO2 Organic EL device of claims 1 or 2 contained below 50 mol% by conversion.

[Claim 4] As said principal component, lithium oxide (Li 2O3), sodium oxide (Na2O), An oxidization potassium (K2O), an oxidization rubidium (Rb2O), caesium oxide (Cs2O), A calcium oxide (CaO), a strontium oxide (SrO), the barium oxide (BaO), One organic EL device of claims 1-3 containing one sort of an oxidization yttrium (Y2O3), an oxidization hafnium (HfO2), an oxidization terbium (Tb 2O3), and a thorium oxide (ThO2), or two sorts or more.

[Claim 5] One organic EL device of claims 1-4 with which the laminating of an electron injection electrode, an inorganic insulation electron injection layer, a luminous layer, and the hole impregnation electrode is carried out one by one at least on the substrate.

[Claim 6] Said inorganic electron injection layer is one organic EL device of claims 1-6 which an organic layer side has much oxygen and have structure with little oxygen in an electron injection electrode side.

[Claim 7] The organic EL device of claim 6 with which the laminating of a hole impregnation electrode, an organic layer, an inorganic electron injection layer, and the electron injection electrode is carried out one by one at least on the substrate.

[Claim 8] O2 after the whole thickness forms membranes 1/5-4/5, without containing the oxide of 3eV or less of electron affinities as a principal component, facing forming the inorganic electron injection layer in which the stabilization component is added by this, and adding oxygen between an electron injection electrode and an organic layer The manufacture approach of the organic EL device which adds about 1 to 99% and forms the remaining part.

[Claim 9] The manufacture approach of the organic EL device of claim 8 which obtains the organic EL device of claims 6 or 7.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Field of the Invention] This invention relates to inorganic / organic junction structure where it is used for the component which impresses electric field to the thin film of an organic compound, and emits light, in detail about an organic electroluminescence (electroluminescence) component. [0002]

[Description of the Prior Art] Generally an organic EL device is Alq3 which forms transparent electrodes, such as ITO, on a glass substrate, shows the hole transportation layer of an organic amine system, and electronic conductivity on it, and shows strong luminescence. The laminating of the organic luminous layer which consists of material is carried out, and it is considering as the basic component of the structure in which the electrode with still smaller work functions, such as MgAg, was formed. [0003] As component structure reported until now, it has the structure where the organic compound layer (one layer or two or more layers) was pinched between the hole impregnation electrode and the electron injection electrode, and there is two-layer structure or a three-tiered structure as an organic compound layer.

[0004] As an example of two-layer structure, there is structure where the hole transportation layer and the luminous layer were formed between the hole impregnation electrode and the electron injection electrode, or structure where the luminous layer and the electronic transportation layer were formed between the hole impregnation electrode and the electron injection electrode. As an example of a three-tiered structure, there is structure where the hole transportation layer, the luminous layer, and the electronic transportation layer were formed between the hole impregnation electrode and the electron injection electrode. Moreover, the monolayer structure which gave all the roles to the monolayer is also reported by a macromolecule and mixed stock.

[0005] The typical structure of an organic EL device is shown in <u>drawing 3</u> and <u>drawing 4</u>.
[0006] In <u>drawing 3</u>, the hole transportation layer 14 and luminous layer 15 which are an organic compound are formed between the hole impregnation electrode 12 prepared on the substrate 11, and the electron injection electrode 13. In this case, the luminous layer 15 has also achieved the function of an electronic transportation layer.

[0007] In <u>drawing 4</u>, the hole transportation layer 14, the luminous layer 15, and the electronic transportation layer 16 which are an organic compound are formed between the hole impregnation electrode 12 prepared on the substrate 11, and the electron injection electrode 13.

[0008] In these organic EL devices, dependability poses a problem in common. That is, an organic EL device has a hole impregnation electrode and an electron injection electrode theoretically, and needs the organic layer for carrying out impregnation transportation of a hole and the electron efficiently from inter-electrode [these]. However, these ingredients tend to receive a damage at the time of manufacture, and there is a problem also in compatibility with an electrode. Moreover, degradation of an organic thin film also has the problem that it is remarkable and large, compared with LED and LD.

[0009] Moreover, there is much what has a comparatively expensive organic material, and in order to

offer the organic EL device application product of low cost, the merit of replacing some of the configuration film with a cheap inorganic material is large.

[0010] Moreover, luminous efficiency is improved more than former and development of a component with more little consumed electric current is desired by low driver voltage.

[0011] In order to solve such a problem, how to use each merit of an organic material and an inorganic semiconductor material is considered. That is, they are organic / inorganic semi-conductor junction which transposed the organic hole transportation layer to the inorganic p type semiconductor. Although such examination was considered by patent No. 2636341, JP,2-139893,A, JP,2-207488,A, and JP,6-119973,A, it cannot acquire the property exceeding the organic electroluminescence of the component former in a luminescence property or the dependability of a basic component.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] It has the merit which an organic material and an inorganic material have, and it is long lasting, effectiveness is improved, and the purpose of this invention has low operating voltage, and is offering a low cost organic EL device.
[0013]

[Means for Solving the Problem] Such a purpose is attained by one configuration of following the (1) - (9).

- (1) The organic EL device which has the inorganic insulation electron injection layer in which it has a hole impregnation electrode and an electron injection electrode, and it is the organic EL device which has the organic layer which participates in a luminescence function at least inter-electrode [these], the oxide of 3eV or less of electron affinities is contained as a principal component between said electron injection electrodes and organic layers, and the stabilization component is added by this on the substrate.
- (2) Said inorganic electron injection layer is the organic EL device of the above (1) containing a germanium dioxide (GeO2) and/or silicon oxide (SiO2) as a stabilization component.
- (3) About the germanium dioxide (GeO2) and/or silicon oxide (SiO2) as said stabilization component, it is GeO2 to said principal component. And/or, SiO2 The above (1) contained below 50 mol% by conversion, or (2) organic EL devices.
- As said principal component, (4) Lithium oxide (Li 2O3), sodium oxide (Na2O), An oxidization potassium (K2O), an oxidization rubidium (Rb2O), caesium oxide (Cs2O), A calcium oxide (CaO), a strontium oxide (SrO), the barium oxide (BaO), One organic EL device of above-mentioned (1) (3) containing one sort of an oxidization yttrium (Y2O3), an oxidization hafnium (HfO2), an oxidization terbium (Tb 2O3), and a thorium oxide (ThO2), or two sorts or more.
- (5) One organic EL device of above-mentioned (1) (4) with which the laminating of an electron injection electrode, an inorganic insulation electron injection layer, a luminous layer, and the hole impregnation electrode is carried out one by one at least on the substrate.
- (6) Said inorganic electron injection layer is one organic EL device of above-mentioned (1) (6) which an organic layer side has much oxygen and has structure with little oxygen in an electron injection electrode side.
- (7) The organic EL device of the above (6) with which the laminating of a hole impregnation electrode, an organic layer, an inorganic electron injection layer, and the electron injection electrode is carried out one by one at least on the substrate.
- (8) O2 after the whole thickness forms membranes 1/5-4/5, without containing the oxide of 3eV or less of electron affinities as a principal component, facing forming the inorganic electron injection layer in which the stabilization component is added by this, and adding oxygen between an electron injection electrode and an organic layer The manufacture approach of the organic EL device which adds about 1 to 99% and forms the remaining part.
- (9) The manufacture approach of the organic EL device the above (8) which obtains the above (6) or the organic EL device of (7).

 [0014]

[Embodiment of the Invention] The organic EL device of this invention has a hole impregnation

electrode and an electron injection electrode on a substrate, is an organic EL device which has the organic layer which participates in a luminescence function at least inter-electrode [these], contains the oxide of 3eV or less of electron affinities as a principal component between said electron injection electrodes and organic layers, and has the inorganic insulation electron injection layer in which the stabilization component is added by this.

[0015] Thus, an electron can be efficiently poured in to the organic layer which consists of an electron injection electrode a luminous layer side, the migration of a hole to an electron injection electrode from an organic layer side can be controlled, and the recombination of the hole in a luminous layer and an electron can be made to perform efficiently by using the oxide of 3 or less ev of electron affinities as a principal component, and considering as the inorganic insulation electron injection layer in which the stabilization component is added by this. That is, the work function in the conduction band of an inorganic insulation electron injection layer is about 3.0eV or less, since a band gap is set to about 5-8eV, an electron can be efficiently poured in from an electron injection electrode to a luminous layer, and migration to the electron injection electrode of a hole can be controlled. By the following work function adjustment component, this work function can be adjusted suitably and can be used. Moreover, it can consider as the organic EL device having the merit which inorganic materials, such as weatherability and thermal resistance, have, and the merit which the organic material that degrees of freedom of a component design, such as luminescence wavelength and a luminescence property, are large has.

[0016] The principal component of an inorganic insulation electron injection layer is a 0.8-3eV oxide preferably 3eV or less of electron affinities. Moreover, when it is left in atmospheric air, few hygroscopic ingredients are stable and it is desirable. As such an ingredient, for example, lithium oxide (Li 2O3), sodium oxide (Na2O), An oxidization potassium (K2O), an oxidization rubidium (Rb2O), caesium oxide (Cs2O), A calcium oxide (CaO), a strontium oxide (SrO), the barium oxide (BaO), an oxidization yttrium (Y2O3), an oxidization hafnium (HfO2), an oxidization terbium (Tb 2O3), and a thorium oxide (ThO2) can be mentioned. These oxides can use one sort or two sorts or more. [0017] As a stabilization component, even if it leaves it in atmospheric air, very little hygroscopic oxide is desirable, and especially silicon oxide (SiO2) and/or a germanium dioxide (GeO2) are desirable. It is SiO2 to the oxide of a principal component by the need about these. And/or, GeO2 It is desirable to make it especially desirable 0.8-50 mol% content by conversion below 50 mol%.

[0018] Each above-mentioned oxide may be somewhat deflected after this, although it usually exists with stoichiometric composition.

[0019] an inorganic insulation electron injection layer -- more than band gap 5eV -- especially 6eV or more is desirable. Especially as the upper limit, although not regulated, it is usually about 8eV. About 2.5-3eV of an electron affinity is desirable.

[0020] A work function (electron affinity) and the value of a band gap are decided by the matter which constitutes a diaphragm structure and a thin film. The value of a band gap can be measured with spectroscopy etc. by the X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) to which the work function applied photoelectron radiation.

[0021] As a gestalt of an inorganic insulation electron injection layer, they are amorphous thin films or these laminating thin films.

[0022] As thickness of an inorganic insulation electron injection layer, especially although there is especially no limit, its about 1-10nm is desirable 0.2-10nm.

[0023] A spatter is desirable although various kinds of physical or chemical thin film formation approaches, such as a spatter and EB vacuum deposition, etc. can be considered as the manufacture approach of the above-mentioned inorganic insulation electron injection layer.

[0024] When forming an inorganic insulation electron injection layer by the spatter, the pressure of the sputtering gas at the time of a spatter has the desirable range of 0.1-1Pa. The inert gas used for the usual sputtering system, for example, Ar, Ne, Xe, Kr, etc., can be used for sputtering gas. Moreover, it is N2 by the need. You may use. As an ambient atmosphere at the time of a spatter, it adds to the abovementioned sputtering gas, and is O2. You may mix about 1 to 99%. What is necessary is just to consider

as 1 yuan or plural spatters, using the above-mentioned oxide as a target.

[0025] In addition, in case the laminating of the inorganic electron injection layer is carried out, it is good to carry out ashing of the organic layer etc., and to divide and carry out the laminating of the inorganic electron injection layer to two-layer, when there is a possibility of receiving a damage. That is, a laminating is carried out thinly, without adding oxygen first, oxygen is added further and a laminating is carried out thickly. In this case, the thickness when not adding oxygen carries out to about 1 of the whole / five to 4/5. At this time, about 60 - 90% of the usual oxygen content of the oxygen deficiency layer which formed membranes without adding oxygen is desirable. Moreover, although the oxidizing zone which added oxygen and formed membranes exists with the stoichiometric composition as a usual oxide, it may be deflected somewhat after this. Therefore, the difference of the oxygen content of an oxygen deficiency layer and an oxidizing zone is 20% or more 10% or more especially preferably. Moreover, the amount of oxygen may be changing continuously in the above-mentioned range.

[0026] Although the RF spatter using RF power source as a spatter, DC spatter, etc. can be used, especially RF spatter is desirable. As power of a sputtering system, it is 2 0.1-10W/cm by RF spatter preferably. The range is desirable and a membrane formation rate is 0.5 - 10 nm/min, especially 1 - 5 nm/min. The range is desirable.

[0027] As substrate temperature at the time of membrane formation, it is about room temperature (25 degrees C) -150 degree C.

[0028] Its matter of a low work function is desirable, for example, in order that an electron injection electrode material may raise metallic element simple substances, such as K, Li, Na, Mg, La, Ce, calcium, Sr, Ba, aluminum, Ag, In, Sn, Zn, and Zr, or stability, it is desirable to use the alloy system containing them of two components and three components. As an alloy system, Ag-Mg (Ag:0.1 -50at%), aluminum-Li (Li:0.01 - 12at%), In-Mg (Mg:50 - 80at%), aluminum-calcium (calcium:0.01 -20at%), etc. are mentioned, for example. The thin films which consist of these ingredients, and two or more kinds of those multilayered films are used for an electron injection electrode layer. [0029] What is necessary is just to set especially preferably 0.1nm or more of 0.5nm or more of thickness of an electron injection electrode thin film to 1nm or more that what is necessary is just to consider as the thickness more than [which can perform electron injection enough] fixed. Moreover, although there is especially no limit in the upper limit, thickness is just usually about 1-500nm. On an electron injection electrode, an auxiliary electrode (protection electrode) may be prepared further. [0030] In order that the thickness of an auxiliary electrode may secure electron injection effectiveness and may prevent penetration of moisture, oxygen, or an organic solvent, the range of 100-500nm is [that what is necessary is just to consider as the thickness more than fixed] especially preferably desirable [thickness] 100 morenm or more 50nm or more. When an auxiliary-electrode layer is too thin, the effectiveness is not acquired, and the step coverage nature of an auxiliary-electrode layer becomes low, and connection with a terminal electrode becomes less enough. On the other hand, if an auxiliary-electrode layer is too thick, since the stress of an auxiliary-electrode layer will become large, the growth rate of a dark spot will become quick.

[0031] An auxiliary electrode chooses the optimal quality of the material according to the quality of the material of the electron injection electrode to combine, and it should just be used for it. For example, if it thinks securing electron injection effectiveness as important, when thinking closure nature as important that what is necessary is just to use metals of low resistance, such as aluminum, metallic compounds, such as TiN, may be used.

[0032] What is necessary is just to usually set it to about 50-500nm as thickness of the whole which combined the electron injection electrode and the auxiliary electrode, although there is especially no limit.

[0033] As for a hole impregnation electrode material, what can pour in a hole efficiently to a hole impregnation layer is desirable, and its matter which is 4.5-5.5eV of work functions is desirable. Specifically, what considered either tin dope indium oxide (ITO), zinc dope indium oxide (IZO), indium oxide (In 2O3), the tin oxide (SnO2) and a zinc oxide (ZnO) as the main presentation is desirable. These oxides may be somewhat deflected from the stoichiometric composition. In 2O3 Receiving SnO2

Further 5 - 12wt% of a mixing ratio is desirable 1 - 20wt%. Moreover, In 2O3 in IZO Receiving ZnO2 A mixing ratio is usually about 12-32wt%.

[0034] The hole impregnation electrode may contain silicon oxide (SiO2) in order to adjust a work function. The content of silicon oxide (SiO2) is SiO2 to ITO. About 0.5 - 10% is desirable at a mol ratio. SiO2 The work function of ITO increases by containing.

[0035] As for especially the electrode of the side which takes out light, it is desirable that a luminescence wavelength band and light transmittance [especially usually as opposed to each luminescence light 400-700nm] are 90% or more 80% or more. If permeability becomes low, the luminescence from a luminous layer itself will decline and it will become difficult to get about brightness required as a light emitting device.

[0036] Especially the thickness of an electrode has the desirable range of 50-300nm 50-500nm. Moreover, although especially a limit does not have the upper limit, if not much thick, the worries about decline in permeability, exfoliation, etc. will arise. When thickness is too thin, sufficient effectiveness is not acquired but there is a problem also in respect of the film reinforcement at the time of manufacture etc.

[0037] The organic EL device of this invention is good to consider substrate 1 / electron injection electrode 2 / inorganic insulation electron injection layer 4 / luminous layer 5 / hole impregnation electrode 3, and the usual laminating configuration (for a hole impregnation electrode to be in a substrate side.) as the configuration by which the laminating was carried out conversely, as shown in drawing 1. By considering as a reverse laminating, the damage to the organic layer by ashing at the time of inorganic electron injection layer membrane formation can be prevented. Moreover, as shown, for example in drawing 2, it is good also as a configuration to which the laminating of substrate 1 / hole impregnation electrode 3 / luminous layer 5 / inorganic insulation electron injection layer 4 / the electron injection electrode 2 was carried out one by one. In this case, what is necessary is just to make an inorganic electron injection layer into the above-mentioned two-layer structure. These are chosen suitably and used by a specification, a production process, etc. of a display. In drawing 1 and 2, the drive power source E is connected between the hole impregnation electrode 2 and the electron injection electrode 2. In addition, the above-mentioned luminous layer 5 expresses the luminous layer of a wide sense, and contains a hole impregnation transportation layer, a luminous layer in a narrow sense, a hole transportation layer, etc.

[0038] moreover, the component of the above-mentioned invention -- an electrode layer / inorganic layer (inorganic insulation electron injection layer), a luminous layer / electrode layer / inorganic layer, a luminous layer / electrode layer -- you may put on ... and multistage. Such component structure can perform color tone adjustment and multiple-colorizing of the luminescent color.

[0039] A luminous layer consists of a cascade screen of one kind which participates in a luminescence function at least, or two kinds or more of organic compound thin films.

[0040] A luminous layer has a hole (electron hole) and electronic impregnation functions, those transportation functions, and the function to make the recombination of a hole and an electron generate an exciton. An electron and a hole can be poured in and conveyed with easily and sufficient balance by using a neutral compound for a luminous layer comparatively electronically.

[0041] The luminous layer may have further everything but a luminous layer in a narrow sense for the hole impregnation transportation layer, the electronic transportation layer, etc. as occasion demands. [0042] A hole impregnation transportation layer has the function which bars the function which makes easy impregnation of the hole from a hole impregnation electrode, the function convey a hole to stability, and an electron, and the electronic transportation layer prepared as occasion demands has the function which bars in the function which makes easy impregnation of the electron from an inorganic electron injection layer, the function convey an electron to stability, and a hole. These layers increase - Make the hole and electron which are poured into a luminous layer shut up, make a recombination field optimize, and improve luminous efficiency.

[0043] Although the thickness of a luminous layer, the thickness of a hole impregnation transportation

to 1), etc. can be used.

layer, and especially the thickness of an electronic transportation layer are not restricted and change also with formation approaches, it is usually desirable to be especially referred to as 10-300nm about 5-500nm.

[0044] What is necessary is just to make them into comparable as the thickness of a luminous layer or 1 / about 10 to 10 times, although the thickness of a hole impregnation transportation layer and the thickness of an electronic transportation layer are based on the design of recombination / luminescence field. When dividing the impregnation layer and transportation layer of a hole, as for 1nm or more and a transportation layer, it is [an impregnation layer] desirable to be referred to as 1nm or more. The upper limit of the thickness of the impregnation layer at this time and a transportation layer is usually about 500nm in an impregnation layer in about 500nm and a transportation layer. About such thickness, it is also the same as when preparing two layers of impregnation transportation layers. [0045] The luminous layer of an organic EL device is made to contain the fluorescence matter which is the compound which has a luminescence function. At least one sort chosen from compounds, such as a compound which is indicated by JP,63-264692,A, for example, Quinacridone, rubrene, and styryl system coloring matter, as such fluorescence matter, for example is mentioned, moreover, quinoline derivatives, such as metal complex coloring matter which makes a ligand eight quinolinols, such as tris (8-quinolinolato) aluminum, or the derivative of those, a tetra-phenyl butadiene, an anthracene, perylene, coronene, and 12-phtalo peri -- non, a derivative etc. is mentioned. Furthermore, a phenyl anthracene derivative given in JP,8-12600,A (Japanese Patent Application No. No. 110569 [six to]), a

[0046] Moreover, it is desirable to use it combining the host substance which can emit light by itself, and the use as a dopant is desirable. the content of the compound in the luminous layer in such a case -- 0.01 - 10wt%, and further 0.1 - 5wt % it is -- things are desirable. The luminescence wavelength property of a host substance can be changed by using it combining a host substance, and while luminescence which shifted to long wavelength is attained, the luminous efficiency and stability of a component improve.

tetra-aryl ethene derivative given in JP,8-12969,A (Japanese Patent Application No. No. 114456 [six

[0047] As a host substance, a quinolinolato complex is desirable and the aluminum complex which makes an eight quinolinol or its derivative a ligand further is desirable. As such an aluminum complex, what is indicated by JP,63-264692,A, JP,3-255190,A, JP,5-70733,A, JP,5-258859,A, JP,6-215874,A, etc. can be mentioned.

[0048] First specifically Tris (8-quinolinolato) aluminum, screw (8-quinolinolato) magnesium, Screw ({Benzof}-8-quinolinolato) zinc, screw (2-methyl-8-quinolinolato) aluminum oxide, A tris (8-quinolinolato) indium, tris (5-methyl-8-quinolinolato) aluminum, 8-quinolinolato lithium, a tris (5-chloro-8-quinolinolato) gallium, There are screw (5-chloro-8-quinolinolato) calcium, 5, 7-dichloro-8-quinolinolato aluminum, tris (5, 7-dibromo-8-hydroxy quinolinolato) aluminum, Pori [zinc (II)-screw (8-hydroxy-5-kino RINIRU) methane], etc.

[0049] You may be the aluminum complex which has other ligands besides an eight quinolinol or its derivative. Moreover, as such a thing Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (alt.-KUREZORATO) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (Para-KUREZORATO) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (Para-KUREZORATO) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (para-phenylphenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (para-phenylphenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (2,3-dimethylphenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (2, 6-dimethyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (3, 4-dimethyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (3, 5-dimethyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (2, 6-diphenyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (2, 3, 6-trimethyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (2, 3, 6-trimethyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (1-methyl-8-quinolinolato) (2, 3, 5, 6-tetramethyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (1-methyl-8-quinolinolato) (2, 3, 5, 6-tetramethyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (1-methyl-8-quinolinolato) (2, 3, 5, 6-tetramethyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (1-methyl-8-quinolinolato) (2, 3, 5, 6-tetramethyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (1-methyl-8-quinolinolato) (2, 3, 5, 6-tetramethyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (1-methyl-8-quinolinolato) (2, 3, 5, 6-tetramethyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (1-methyl-8-quinolinolato) (2, 3, 5, 6-tetramethyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (1-methyl-8-quinolinolato) (2, 3, 5, 6-tetramethyl phenolate) aluminum (IIII), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (1-methyl-8-quinolinolato) (1-methyl-8-quinolinolat

NAFUTORATO) aluminum (III), Screw (2-methyl-8-quinolinolato) (2-NAFUTORATO) aluminum (III), Screw (2, 4-dimethyl-8-quinolinolato) (ortho-phenylphenolate) aluminum (III), Screw (2, 4-dimethyl-8-quinolinolato) (meta-phenylphenolate) aluminum (III), Screw (2, 4-dimethyl-8-quinolinolato) (3, 5-dimethyl phenolate) aluminum (III), Screw (2, 4-dimethyl-8-quinolinolato) (3, 5-G tert-butyl phenolate) aluminum (III), Screw (2-methyl-4-ethyl-8-quinolinolato) (Para-KUREZORATO) aluminum (III), Screw (2-methyl-4-methoxy-8-quinolinolato) (para-phenylphenolate) aluminum (III), screw (2-methyl-5-cyano-8-quinolinolato) (alt.-KUREZORATO) aluminum (III) and screw (2-methyl-6-trifluoromethyl-8-quinolinolato) (2-NAFUTORATO) aluminum (III) etc. -- it is.

[0050] In addition, screw (2-methyl-8-quinolinolato) aluminum (III)-mu-oxo--screw (2-methyl-8-quinolinolato) aluminum (III), Screw (2, 4-dimethyl-8-quinolinolato) aluminum (III)-mu-oxo--screw (2, 4-dimethyl-8-quinolinolato) aluminum (III), Screw (4-ethyl-2-methyl-8-quinolinolato) aluminum (III)-mu-oxo--screw (4-ethyl-2-methyl-8-quinolinolato) aluminum (III), Screw (2-methyl-4-methoxy quinolinolato) aluminum (III)-mu-oxo--screw (5-cyano-2-methyl-8-quinolinolato) aluminum (III), screw (5-cyano-2-methyl-8-quinolinolato) aluminum (III), screw (2-methyl-5-trifluoromethyl-8-quinolinolato) aluminum (III)-mu-oxo--screw (2-methyl-5-trifluoromethyl-8-quinolinolato) aluminum (III) etc. -- you may be . [0051] As other host substances, a phenyl anthracene derivative given in JP,8-12600,A (Japanese Patent Application No. No. 110569 [six to]), a tetra-aryl ethene derivative given in JP,8-12969,A (Japanese Patent Application No. No. 114456 [six to]), etc. are desirable.

[0052] A luminous layer may serve as an electronic transportation layer, and, in such a case, it is desirable to use tris (8-quinolinolato) aluminum etc. What is necessary is just to vapor-deposit these fluorescence matter.

[0053] Moreover, as for a luminous layer, it is also desirable to consider as the mixolimnion of at least one sort of hole impregnation transportability compounds and at least one sort of electron injection transportability compounds if needed, and it is desirable to make a dopant contain in this mixolimnion further. The content of the compound in such a mixolimnion is 0.01 - 20wt%, and further 0.1 - 15wt %. Carrying out is desirable.

[0054] In a mixolimnion, since the hopping conduction pass of a carrier is made, each carrier moves in the inside of the advantageous matter in polarity, since reverse polar carrier impregnation stops being able to happen easily, an organic compound stops being able to receive a damage easily and it has the advantage that a component life is extended. Moreover, while being able to change the luminescence wavelength property which the mixolimnion itself has by making such a mixolimnion contain the above-mentioned dopant and being able to make luminescence wavelength shift to long wavelength, luminescence reinforcement can be raised and the stability of a component can also be raised. [0055] What is necessary is just to choose respectively the hole impregnation transportability compound and electron injection transportability compound which are used for a mixolimnion from the belowmentioned hole impregnation transportability compound and an electron injection transportability compound. It is still more desirable to use the amine derivative which had strong fluorescence as a hole impregnation transportability compound especially, for example, the triphenyl diamine derivative which is a hole transportability compound, and a styryl amine derivative and an amine derivative with the aromatic series condensed ring.

[0056] As a compound of electron injection transportability, it is desirable to use a quinoline derivative, the metal complex which makes an eight quinolinol thru/or its derivative a ligand further, especially tris (8-quinolinolato) aluminum (Alq3). Moreover, it is also desirable to use the above-mentioned phenyl anthracene derivative and a tetra-aryl ethene derivative.

[0057] It is still more desirable to use the amine derivative which had strong fluorescence as a compound for hole impregnation transportation layers, for example, the triphenyl diamine derivative which is the above-mentioned hole transportability compound, and a styryl amine derivative and an amine derivative with the aromatic series condensed ring.

[0058] Although the mixing ratio in this case is based on each carrier mobility and carrier concentration,

generally, the weight ratio of a compound which has the compound / electron injection transportation function of a hole impregnation transportability compound is desirable to 1 / 99 - 99/1, and a pan, and it is desirable to make it 10 / 90 - 90/10, and become about 20 / 80 to 80/20 preferably especially. [0059] Moreover, the thickness of a mixolimnion is more than the thickness equivalent to one layer of molecular layers, and it is desirable to carry out to under the thickness of an organic compound layer. It is desirable to specifically be referred to as 1-85nm, and it is desirable to be especially referred to as 5-50nm further 5-60nm.

[0060] Moreover, although the vapor codeposition evaporated from a different source of vacuum evaporation as the formation approach of a mixolimnion is desirable, when vapor pressure (evaporation temperature) is comparable or very near, it can be made to be able to mix within the same vacuum evaporation board beforehand, and can also vapor-deposit. Although it is more desirable for compounds to mix the mixolimnion to homogeneity, depending on the case, a compound may exist in the shape of an island. Generally a luminous layer forms a luminous layer in predetermined thickness by vapor-depositing an organic fluorescent material, or making it distribute in a resin binder, and coating. [0061] Moreover, the various organic compounds indicated by JP,63-295695,A, JP,2-191694,A, JP,3-792, A, JP, 5-234681, A, JP, 5-239455, A, JP, 5-299174, A, JP, 7-126225, A, JP, 7-126226, A, JP, 8-100172, A, and EP0650955A1 grade can be used for a hole impregnation transportability compound. For example, they are a tetra-aryl BENJISHIN compound (thoria reel diamine thru/or triphenyl diamine: TPD), the third class amine of aromatic series, a hydrazone derivative, a carbazole derivative, a triazole derivative, an imidazole derivative, the OKISA diazole derivative that has an amino group, the poly thiophene, etc. These compounds may use two or more sorts together, using only one sort. What is necessary is to make it another layer, to carry out a laminating or just to mix, when using two or more sorts together. [0062] Quinoline derivatives, such as an organometallic complex which makes a ligand eight quinolinols, such as tris (8-quinolinolato) aluminum (Alq3), or the derivative of those, an OKISA diazole derivative, a perylene derivative, a pyridine derivative, a pyrimidine derivative, a quinoxaline derivative, a diphenyl quinone derivative, a nitration fluorene derivative, etc. can be used for the electronic transportation layer prepared if needed. An electronic transportation layer may serve as a luminous layer, and, in such a case, it is desirable to use tris (8-quinolinolato) aluminum etc. Formation of an electronic transportation layer should just be based on vacuum evaporationo etc. like a luminous layer. Although the electronic transportation layer of this organic substance ingredient is not required, it may usually be prepared according to the conditions of the configuration and others of a component. [0063] It is desirable to use a vacuum deposition method for formation of a hole impregnation transportation layer, a luminous layer, and the electronic transportation layer of an organic material, since a homogeneous thin film can be formed. When a vacuum deposition method is used, an amorphous condition or the diameter of crystal grain is 0.1 micrometers. The following homogeneous thin films are obtained. The diameter of crystal grain is 0.1 micrometers. If it has exceeded, it will become uneven luminescence, driver voltage of a component must be made high, and the injection efficiency of a hole will also fall remarkably.

[0064] Considering as the degree of vacuum of 10 - 4 or less Pa, although especially the conditions of vacuum deposition are not limited, an evaporation rate is 0.01 - 1 nm/sec. Considering as extent is desirable. Moreover, it is desirable to form each class continuously in a vacuum. If it forms continuously in a vacuum, since it can prevent an impurity sticking to the interface of each class, a high property is acquired. Moreover, driver voltage of a component can be made low or generating and growth of a dark spot can be controlled.

[0065] When using a vacuum deposition method for formation of these each class and making one layer contain two or more compounds, it is desirable that carry out temperature control of each boat into which the compound was put, and it carries out vapor codeposition according to an individual. [0066] Furthermore, in order to prevent oxidation of the organic layer of a component, or an electrode, it is desirable to close a component top with a closure plate etc. In order to prevent invasion of moisture, an adhesive resin layer is used for a closure plate, and it pastes up and seals a closure plate. closure gas - Ar, helium, and N2 etc. -- inert gas etc. is desirable. Moreover, the moisture content of this closure gas

is 100 ppm. It is 10 ppm more preferably hereafter. It is 1 ppm especially hereafter. It is desirable that it is the following. Although there is especially no lower limit in this moisture content, it is usually 0.1 ppm. It is extent.

[0067] Especially glass is desirable, although it is plate-like preferably as an ingredient of a closure plate and the transparence thru/or translucent ingredient of glass, a quartz, resin, etc., etc. is mentioned. As such glass material, although the field of cost to alkali glass is desirable, the thing of glass presentations, such as soda lime glass, lead alkali glass, borosilicate glass, aluminosilicate glass, and silica glass, is also desirable. Glass material without surface treatment can use it cheaply with soda glass especially, and it is desirable. As a closure plate, a metal plate, a plastic sheet, etc. can also be used besides a glass plate.

[0068] A closure plate may adjust height using a spacer and may hold it in desired height. As an ingredient of a spacer, a resin bead, a silica bead, a glass bead, glass fiber, etc. are mentioned, and a glass bead etc. is especially desirable. Although a spacer is usually the granular object to which particle size was equal, as long as especially the configuration is not limited and there is no trouble in the function as a spacer, it may be various configurations. As the magnitude, the diameter of circle conversion is 1-20 micrometers. It is 1-10 micrometers more preferably. It is 2-8 micrometers especially. It is desirable. The thing of such a diameter is 100 micrometers of grain length. It is desirable that it is [following] extent, and although especially the minimum is not regulated, it is usually a diameter and more than comparable.

[0069] In addition, when a crevice is formed in a closure plate, even if it uses it, it is not necessary to use a spacer. As desirable magnitude in the case of using it, although it is good in said range, it is 2-8 micrometers especially. The range is desirable.

[0070] It may be beforehand mixed into the adhesives for the closures, or a spacer may be mixed at the time of adhesion. the content of the spacer in the adhesives for the closures -- desirable -- 0.01 - 30wt% - - it is 0.1 - 5wt% more preferably.

[0071] Although the stable bond strength can be maintained as adhesives, and it is not limited especially if airtightness is good, it is desirable to use cation hardening type ultraviolet curing mold epoxy resin adhesive.

[0072] In this invention, as a substrate which forms the organic electroluminescence structure, a crystal substrate, for example, Si, GaAs, ZnSe, ZnS, GaP, InP, etc. are raised, and an amorphous substrate, for example, glass, a quartz, etc. can also use for these crystal substrates a crystalline substance and the substrate in which the buffer layer of amorphous or a metal was formed. Moreover, as a metal substrate, Mo, aluminum, Pt, Ir, Au, Pd, etc. can be used, and a glass substrate is used preferably. Since a substrate becomes an ordinary light ejection side, it is desirable to have the same light transmission nature as the above-mentioned electrode.

[0073] Furthermore, many this invention components may be arranged in on a flat surface. The luminescent color of each component arranged in on a flat surface can be changed, and it can be made the display of a color.

[0074] The luminescent color may be controlled using the color conversion film which contains the color filter film and the fluorescence matter in a substrate, or the dielectric reflective film.

[0075] What is necessary is to adjust the property of a color filter according to the light in which an organic EL device emits light, and just to optimize ejection effectiveness and color purity, although what is necessary is just to use for the color filter film the color filter used with the liquid crystal display etc. [0076] Moreover, if the color filter which can cut the outdoor daylight of short wavelength in which an EL element ingredient and a fluorescence conversion layer carry out light absorption is used, the contrast of the lightfastness and a display of a component will also improve.

[0077] Moreover, it is good as for instead of a color filter using an optical thin film like dielectric multilayers.

[0078] Although the fluorescence conversion filter film is absorbing the light of EL luminescence and making light emit from the fluorescent substance in the fluorescence conversion film and performs color conversion of the luminescent color, it is formed from three, a binder, a fluorescence ingredient, and a

light absorption ingredient, as a presentation.

[0079] As for a fluorescence ingredient, it is [that what is necessary is just to use what has a high fluorescence quantum yield] fundamentally desirable for absorption to be strong in EL luminescence wavelength region. What is necessary is in fact, for laser coloring matter etc. to be suitable and just to use a rhodamine system compound, a perylene system compound and a cyanine system compound, a phthalocyanine system compound (for subphthalocyanine etc. to be included) naphthalo imide system compound and a condensed-ring hydrocarbon system compound, a condensation heterocycle system compound, a styryl system compound, a coumarin system compound, etc.

[0080] As for a binder, what can perform detailed patterning in photolithography, printing, etc. is [that what is necessary is just to choose an ingredient which does not quench fluorescence fundamentally] desirable. Moreover, when formed in the condition of touching a hole impregnation electrode, on a substrate, an ingredient which does not receive a damage at the time of membrane formation of a hole impregnation electrode (ITO, IZO) is desirable.

[0081] When the light absorption of a fluorescence ingredient is insufficient, it uses, but when there is no need, it is not necessary to use a light absorption ingredient. Moreover, a light absorption ingredient should just choose an ingredient which does not quench the fluorescence of a fluorescence ingredient. [0082] Although the organic EL device of this invention is used as an EL element of a direct-current drive mold and a pulse drive mold, it can also usually be considered as an alternating current drive. Applied voltage is usually 2-30V. It considers as extent.

[0083]

[Example] Hereafter, the concrete example of this invention is shown and this invention is further explained to a detail.

Scrub washing of the trade name by Corning, Inc. 7059 substrate was carried out using neutral detergent as a <example 1> glass substrate.

[0084] This substrate top was fixed to the substrate electrode holder of a vacuum evaporation system, and the inside of a tub was decompressed to 1x10 - 4 or less Pa. Subsequently, with reduced pressure maintained, aluminum was vapor-deposited in thickness of 20nm, and Li2O was continuously vapordeposited in thickness of 5nm, and it considered as the auxiliary electrode and the electron injection electrode.

[0085] Furthermore, with reduced pressure maintained, it moved to the sputtering system and the inorganic electron injection layer was formed at the target at 1nm thickness using what did 5 mol% mixing of silicon oxide (SiO2) to potassium oxide (K2O: 2.0eV of electron affinities). As membrane formation conditions at this time, it is O2 to the substrate temperature of 25 degrees C, and sputtering gas Ar. It mixes so that it may be set to 1:1, and they are membrane formation rate 1 nm/min, the working pressure of 0.5Pa, and injection power 5 W/cm2. It carried out.

[0086] having maintained reduced pressure -- N, N, N', and N' - tetrakis (m-biphenyl) -1 and 1' -- the biphenyl -4 and 4' - diamine (TPD), tris (8-quinolinolato) aluminum (Alq3), and rubrene were vapordeposited in thickness of 40nm as whole evaporation rate 0.2 nm/sec, and were made into the luminous layer. TPD:Alq 3 = 1:1 (weight ratio) and this mixture -- receiving -- rubrene -- 0.5-mol% -- it doped. [0087] Subsequently, with vacuum deposition, TPD was vapor-deposited in thickness of 20nm by evaporation rate 0.1 nm/sec, the hole transportation layer was formed, the poly thiophene was vapordeposited in thickness of 10nm by evaporation rate 0.1 nm/sec, and the hole impregnation layer was formed.

[0088] Furthermore, the ITO hole impregnation electrode layer of 200nm of thickness was formed by the DC magnetron sputtering method using the ITO oxide target.

[0089] Glass closure was carried out at the last and the organic EL device (reverse laminating) was obtained.

[0090] In the above, instead of forming an inorganic hole impregnation layer, it vapor-deposited in thickness of 30nm, the organic EL device used as the electron injection transportation layer was produced, and it considered as the comparison sample with vacuum deposition by making tris (8quinolinolato) aluminum (Alq3) into evaporation rate 0.2 nm/sec.

[0091] K2 O/SiO2 SiO [as opposed to / as a result of carrying out the component analysis of the mixed thin film by X-ray fluorescence / K2O]2 The mol ratio was 4.9%.

[0092] When electric field were impressed to the obtained organic EL device, diode characteristics were shown, the ITO side was made plus and bias of the AlLi side was made to minus in air at it, the current increased with the increment in an electrical potential difference, and luminescence which observed from the closure plate side and was carried out clearly in the usual interior of a room was observed. Moreover, the fall of brightness was not seen even if it carried out repeat luminescence actuation. [0093] Next, it is 100 mA/cm2 as an accelerated test. Luminescence brightness and a life property were investigated with the fixed current. Compared with the same comparison sample, luminescence brightness was completely improving about 10% except having used the conventional organic material as the electron injection transportation layer. Moreover, this invention sample was maintaining 80% or more of brightness to brightness having reduced the comparison sample by half in 200 hours in 200 hours

[0094] It is thought by having replaced the electron injection layer with the organic compound, and having used the chemical stable inorganic oxide as a reason the outstanding life property was acquired, by this example, that it is because the hole was blocked and impregnation of the electron to a luminous layer was effectively carried out to stability over long duration.

[0095] The same substrate as the <example 2> example 1 was fixed to the substrate electrode holder of a sputtering system, and the ITO hole impregnation electrode layer of 200nm of thickness was formed by the DC magnetron sputtering method using the ITO oxide target.

[0096] The substrate with which ITO was formed was cleaned ultrasonically using neutral detergent, an acetone, and ethanol, and it pulled up out of boiling ethanol, and dried. Subsequently, after washing a front face UV/O3, it fixed to the substrate electrode holder of a vacuum evaporation system, and the inside of a tub was decompressed to 1x10 - 4 or less Pa.

[0097] Subsequently, with vacuum deposition, the poly thiophene was vapor-deposited in thickness of 10nm by evaporation rate 0.1 nm/sec, the hole impregnation layer was formed, TPD was vapor-deposited in thickness of 20nm by evaporation rate 0.1 nm/sec, and the hole transportation layer was formed.

[0098] having maintained reduced pressure -- N, N, N', and N' - tetrakis (m-biphenyl) -1 and 1' -- the -biphenyl -4 and 4' - diamine (TPD), tris (8-quinolinolato) aluminum (Alq3), and rubrene were vapor-deposited in thickness of 40nm as whole evaporation rate 0.2 nm/sec, and were made into the luminous layer. TPD:Alq 3 = 1:1 (weight ratio) and this mixture -- receiving -- rubrene -- 0.5-mol% -- it doped. [0099] Furthermore, with reduced pressure maintained, it moved to the sputtering system and the inorganic insulation electron injection layer was formed at the target at 1nm thickness using what did 5 mol% mixing of silicon oxide (SiO2) to potassium oxide (K2O: electron affinity 2.0). As membrane formation conditions, they are the substrate temperature of 25 degrees C, membrane formation rate 1 nm/min, the working pressure of 0.5Pa, and injection power 5 W/cm2. It carried out. At this time, carrying out 100SCCM supply, sputtering gas is first made into Ar:100%, an inorganic insulation electron injection layer is formed and continued to 0.5nm thickness, and it is Ar/O2.: The inorganic insulation electron injection layer was formed to 0.5nm thickness, carrying out 100SCCM supply as 1/1.

[0100] Furthermore, with reduced pressure maintained, Li2O was vapor-deposited in thickness of 5nm, and aluminum was continuously vapor-deposited in thickness of 20nm, and it considered as the electron injection electrode and the auxiliary electrode.

[0101] Glass closure was carried out at the last and the organic EL device (forward laminating) was obtained.

[0102] K2 O/SiO2 As a result of carrying out the component analysis of the mixed thin film by X-ray fluorescence, the oxygen content of a lower layer (membranes are formed without O2) was about 70 usual%.

[0103] When the electrical potential difference was impressed to a hole impregnation electrode and electron injection inter-electrode and having been driven like the example 1, it checked from the

substrate side and the almost same luminescence as an example 1 has been checked.

[0104] Scrub washing of the trade name by Corning, Inc. 7059 substrate was carried out using neutral detergent as a <example 3> glass substrate.

[0105] This substrate top was fixed to the substrate electrode holder of a vacuum evaporation system, and the inside of a tub was decompressed to 1x10 - 4 or less Pa. Subsequently, with reduced pressure maintained, aluminum was vapor-deposited in thickness of 20nm, and Li2O was continuously vapor-deposited in thickness of 5nm, and it considered as the auxiliary electrode and the electron injection electrode.

[0106] Furthermore, with reduced pressure maintained, it moved to the sputtering system and the inorganic electron injection layer was formed at the target at 1nm thickness using what did 3 mol% mixing of a germanium dioxide (GeO2) to the oxidization rubidium (Rb2O). As membrane formation conditions at this time, it is O2 to the substrate temperature of 25 degrees C, and sputtering gas Ar. It mixes so that it may be set to 1:1, and they are membrane formation rate 1 nm/min, the working pressure of 0.5Pa, and injection power 5 W/cm2. It carried out.

[0107] having maintained reduced pressure -- N, N, N', and N' - tetrakis (m-biphenyl) -1 and 1' -- the -biphenyl -4 and 4' - diamine (TPD), tris (8-quinolinolato) aluminum (Alq3), and rubrene were vapor-deposited in thickness of 40nm as whole evaporation rate 0.2 nm/sec, and were made into the luminous layer. TPD:Alq 3 = 1:1 (weight ratio) and this mixture -- receiving -- rubrene -- 0.5-mol% -- it doped. [0108] Subsequently, with vacuum deposition, TPD was vapor-deposited in thickness of 20nm by evaporation rate 0.1 nm/sec, the hole transportation layer was formed, the poly thiophene was vapor-deposited in thickness of 10nm by evaporation rate 0.1 nm/sec, and the hole impregnation layer was formed.

[0109] Furthermore, the ITO hole impregnation electrode layer of 200nm of thickness was formed by the DC magnetron sputtering method using the ITO oxide target.

[0110] Glass closure was carried out at the last and the organic EL device (reverse laminating) was obtained.

[0111] In the above, instead of forming an inorganic hole impregnation layer, it vapor-deposited in thickness of 30nm, the organic EL device used as the electron injection transportation layer was produced, and it considered as the comparison sample with vacuum deposition by making tris (8-quinolinolato) aluminum (Alq3) into evaporation rate 0.2 nm/sec.

[0112] Rb2 O/GeO2 GeO [as opposed to / as a result of carrying out the component analysis of the mixed thin film by X-ray fluorescence / Rb2O]2 The mol ratio was 2.9%.

[0113] When electric field were impressed to the obtained organic EL device, diode characteristics were shown, the ITO side was made plus and bias of the AlLi side was made to minus in air at it, the current increased with the increment in an electrical potential difference, and luminescence which observed from the closure plate side and was carried out clearly in the usual interior of a room was observed. Moreover, the fall of brightness was not seen even if it carried out repeat luminescence actuation. [0114] Next, it is 100 mA/cm2 as an accelerated test. Luminescence brightness and a life property were investigated with the fixed current. Compared with the same comparison sample, luminescence brightness was completely improving about 10% except having used the conventional organic material as the electron injection transportation layer. Moreover, this invention sample was maintaining 80% or more of brightness to brightness having reduced the comparison sample by half in 200 hours in 200 hours.

[0115] It is thought that it is because the hole was blocked by having replaced the electron injection layer with the organic compound like the example 1, and having used the chemical stable inorganic oxide and this example carried out impregnation of the electron to a luminous layer to stability over long duration effectively as a reason the outstanding life property was acquired.

[0116] In the <example 4> example 1, the principal component of an inorganic electron injection layer is replaced with potassium oxide (K2O). Lithium oxide (Li 2O3), sodium oxide (Na2O), caesium oxide (Cs2O), A calcium oxide (CaO), a strontium oxide (SrO), the barium oxide (BaO), Yttrium oxide (Y2O3), an oxidation hafnium (HfO2), When one sort of an oxidization terbium (Tb 2O3) and a thorium

oxide (ThO2) or two sorts or more should be contained and also the organic EL device was obtained like the example 1, the almost same result as an example 1 was obtained.

[0117]

[Effect of the Invention] As mentioned above, according to this invention, it has the merit which an organic material and an inorganic material have, and it is long lasting, effectiveness is improved, and an organic EL device with low operating voltage can be offered.

[Translation done.]

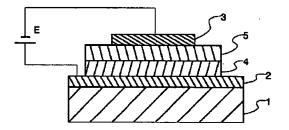
* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

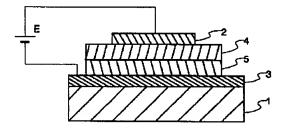
- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

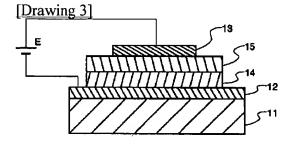
DRAWINGS

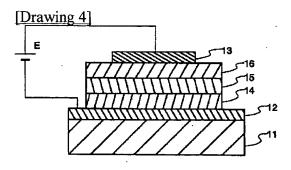
[Drawing 1]



[Drawing 2]







[Translation done.]

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the item	is checked:
BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	V
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	*
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUA	LITY
OTHER:	•

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.